

## DLP391TP 0.39 英寸 4K 超高清数字微镜器件

## 1 特性

- 0.39"对角线微镜阵列
  - 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
  - 4.5μm 微镜间距
  - ±14.5° 微镜倾斜度 (相对于平坦表面)
  - 侧面照明
- SubLVDS 输入数据总线
- 支持 4K UHD (60Hz)
- 支持 1080p (高达 240Hz)
- 由 DLPC8445V 显示控制器、DLPA3085/DLPA3082 电源管理 IC (PMIC) 和照明驱动器支持 LED 正常运行

## 2 应用

- 移动智能电视
- 移动投影仪
- 数字标牌

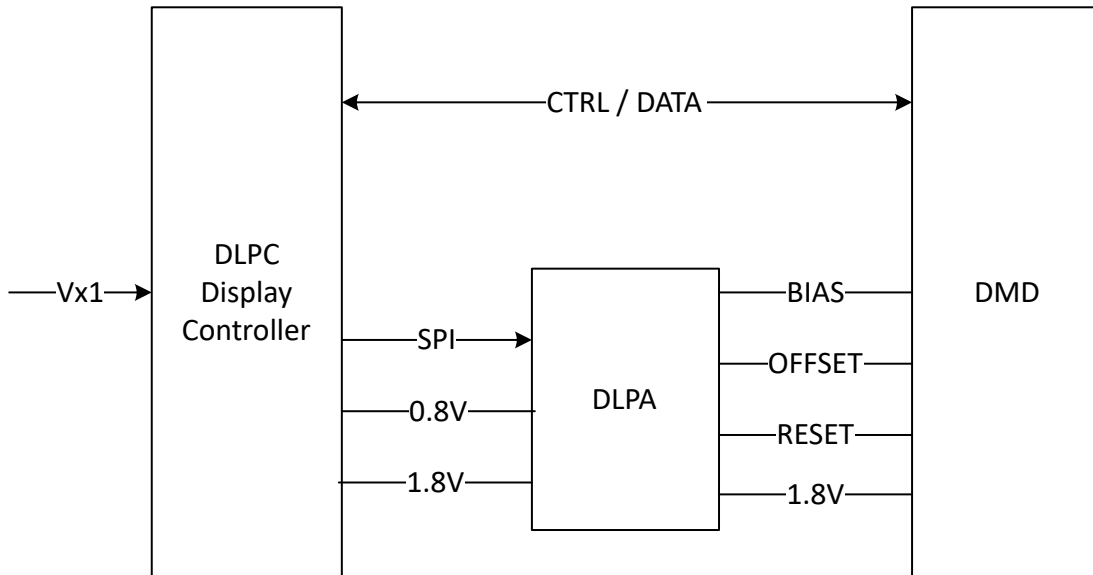
## 3 说明

DLP391TP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM)，可用于实现高亮的 4K UHD 显示系统。TI DLP® 产品 0.39" 4K 超高清芯片组由 DMD、DLPC8445V 显示控制器以及 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和照明驱动器组成。芯片组的外形紧凑，为体型小巧的 4K 超高清显示器提供完整的系统解决方案。

## 器件信息

| 器件型号     | 封装 <sup>(1)</sup> | 封装尺寸             |
|----------|-------------------|------------------|
| DLP391TP | FSB (154)         | 18.35mm × 9.60mm |

(1) 如需更多信息，请参阅机械、封装和可订购信息附录。



简化版应用



## 内容

|                          |           |                             |           |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1 特性</b> .....        | <b>1</b>  | 6.6 微镜阵列温度计算.....           | <b>24</b> |
| <b>2 应用</b> .....        | <b>1</b>  | 6.7 微镜功率密度计算.....           | <b>25</b> |
| <b>3 说明</b> .....        | <b>1</b>  | 6.8 窗口孔隙照明溢出计算.....         | <b>27</b> |
| <b>4 引脚配置和功能</b> .....   | <b>3</b>  | 6.9 微镜着陆打开/着陆关闭占空比.....     | <b>28</b> |
| <b>5 规格</b> .....        | <b>7</b>  | <b>7 应用和实施</b> .....        | <b>31</b> |
| 5.1 绝对最大额定值.....         | <b>7</b>  | 7.1 应用信息.....               | <b>31</b> |
| 5.2 存储条件.....            | <b>8</b>  | 7.2 典型应用.....               | <b>31</b> |
| 5.3 ESD 等级.....          | <b>8</b>  | 7.3 温度传感器二极管.....           | <b>32</b> |
| 5.4 建议运行条件.....          | <b>9</b>  | <b>8 电源相关建议</b> .....       | <b>33</b> |
| 5.5 热性能信息.....           | <b>12</b> | 8.1 DMD 电源上电过程.....         | <b>33</b> |
| 5.6 电气特性.....            | <b>13</b> | 8.2 DMD 电源断电过程.....         | <b>33</b> |
| 5.7 开关特性.....            | <b>14</b> | <b>9 布局</b> .....           | <b>35</b> |
| 5.8 时序要求.....            | <b>14</b> | 9.1 布局指南.....               | <b>35</b> |
| 5.9 系统安装接口负载.....        | <b>19</b> | <b>10 器件和文档支持</b> .....     | <b>36</b> |
| 5.10 微镜阵列物理特性.....       | <b>20</b> | 10.1 第三方产品免责声明.....         | <b>36</b> |
| 5.11 微镜阵列光学特性.....       | <b>21</b> | 10.2 器件支持.....              | <b>36</b> |
| 5.12 窗口特性.....           | <b>21</b> | 10.3 文档支持.....              | <b>37</b> |
| 5.13 芯片组元件使用规格.....      | <b>21</b> | 10.4 支持资源.....              | <b>37</b> |
| <b>6 详细说明</b> .....      | <b>22</b> | 10.5 商标.....                | <b>37</b> |
| 6.1 概述.....              | <b>22</b> | 10.6 静电放电警告.....            | <b>37</b> |
| 6.2 功能方框图.....           | <b>22</b> | 10.7 术语表.....               | <b>37</b> |
| 6.3 特性说明.....            | <b>23</b> | <b>11 修订历史记录</b> .....      | <b>37</b> |
| 6.4 器件功能模式.....          | <b>23</b> | <b>12 机械、封装和可订购信息</b> ..... | <b>38</b> |
| 6.5 光学接口和系统图像质量注意事项..... | <b>23</b> |                             |           |

## 4 引脚配置和功能

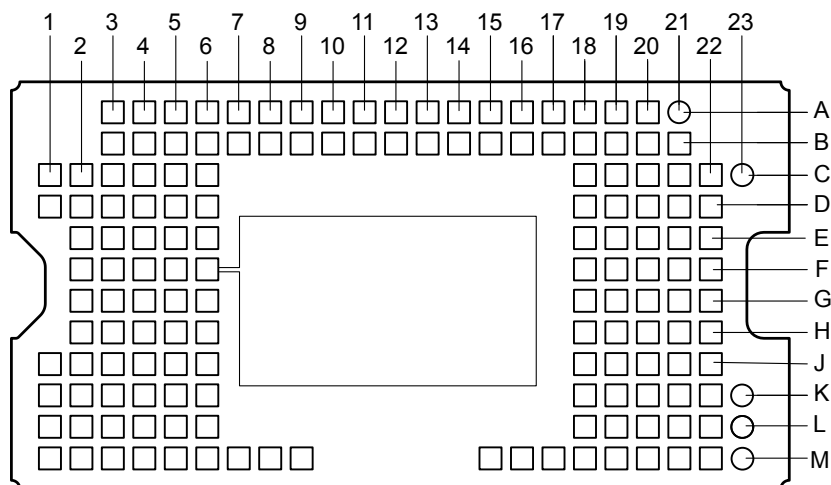


图 4-1. FSB 封装，154 引脚 LGA ( 底视图 )

表 4-1. 引脚功能

| 引脚 <sup>(2)</sup> |       | 类型 <sup>(1)</sup> |  | 说明           | 终端       | 布线长度<br>(mm) |
|-------------------|-------|-------------------|--|--------------|----------|--------------|
| 名称                | 焊盘 ID |                   |  |              |          |              |
| D_AP(0)           | C2    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A0 | 差分 100 Ω | 1.123        |
| D_AN(0)           | C3    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A0 | 差分 100 Ω | 1.414        |
| D_AP(1)           | D2    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A1 | 差分 100 Ω | 1.212        |
| D_AN(1)           | D3    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A1 | 差分 100 Ω | 1.626        |
| D_AP(2)           | C4    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A2 | 差分 100 Ω | 3.011        |
| D_AN(2)           | C5    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A2 | 差分 100 Ω | 3.388        |
| D_AP(3)           | D5    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A3 | 差分 100 Ω | 3.682        |
| D_AN(3)           | D6    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A3 | 差分 100 Ω | 3.912        |
| D_AP(4)           | G5    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A4 | 差分 100 Ω | 3.542        |
| D_AN(4)           | G6    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A4 | 差分 100 Ω | 3.662        |
| D_AP(5)           | E2    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A5 | 差分 100 Ω | 0.972        |
| D_AN(5)           | E3    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A5 | 差分 100 Ω | 1.335        |
| D_AP(6)           | E5    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A6 | 差分 100 Ω | 4.520        |
| D_AN(6)           | E6    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A6 | 差分 100 Ω | 4.634        |
| D_AP(7)           | H5    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A7 | 差分 100 Ω | 3.200        |
| D_AN(7)           | H6    | I                 |  | 高速差分数据对通道 A7 | 差分 100 Ω | 3.515        |
| DCLK_AP           | F4    | I                 |  | 高速差分时钟 A     | 差分 100 Ω | 2.610        |
| DCLK_AN           | F5    | I                 |  | 高速差分时钟 A     | 差分 100 Ω | 3.068        |
| D_BP(0)           | C20   | I                 |  | 高速差分数据对通道 B0 | 差分 100 Ω | 2.563        |
| D_BN(0)           | C19   | I                 |  | 高速差分数据对通道 B0 | 差分 100 Ω | 2.636        |
| D_BP(1)           | D21   | I                 |  | 高速差分数据对通道 B1 | 差分 100 Ω | 2.329        |
| D_BN(1)           | D20   | I                 |  | 高速差分数据对通道 B1 | 差分 100 Ω | 2.487        |
| D_BP(2)           | C18   | I                 |  | 高速差分数据对通道 B2 | 差分 100 Ω | 4.300        |

表 4-1. 引脚功能 (续)

| 引脚 <sup>(2)</sup> |       | 类型 <sup>(1)</sup> | 说明           | 终端              | 布线长度<br>(mm) |
|-------------------|-------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 名称                | 焊盘 ID |                   |              |                 |              |
| D_BN(2)           | D18   | I                 | 高速差分数据对通道 B2 | 差分 100 $\Omega$ | 4.569        |
| D_BP(3)           | E20   | I                 | 高速差分数据对通道 B3 | 差分 100 $\Omega$ | 3.112        |
| D_BN(3)           | E19   | I                 | 高速差分数据对通道 B3 | 差分 100 $\Omega$ | 3.485        |
| D_BP(4)           | F22   | I                 | 高速差分数据对通道 B4 | 差分 100 $\Omega$ | 1.073        |
| D_BN(4)           | F21   | I                 | 高速差分数据对通道 B4 | 差分 100 $\Omega$ | 1.239        |
| D_BP(5)           | H18   | I                 | 高速差分数据对通道 B5 | 差分 100 $\Omega$ | 4.146        |
| D_BN(5)           | G18   | I                 | 高速差分数据对通道 B5 | 差分 100 $\Omega$ | 4.330        |
| D_BP(6)           | F18   | I                 | 高速差分数据对通道 B6 | 差分 100 $\Omega$ | 4.241        |
| D_BN(6)           | E18   | I                 | 高速差分数据对通道 B6 | 差分 100 $\Omega$ | 4.494        |
| D_BP(7)           | G22   | I                 | 高速差分数据对通道 B7 | 差分 100 $\Omega$ | 0.663        |
| D_BN(7)           | G21   | I                 | 高速差分数据对通道 B7 | 差分 100 $\Omega$ | 1.054        |
| DCLK_BP           | F20   | I                 | 高速差分时钟 B     | 差分 100 $\Omega$ | 2.404        |
| DCLK_BN           | F19   | I                 | 高速差分时钟 B     | 差分 100 $\Omega$ | 2.610        |
| D_CP(0)           | G2    | I                 | 高速差分数据对通道 C0 | 差分 100 $\Omega$ | 1.052        |
| D_CN(0)           | G3    | I                 | 高速差分数据对通道 C0 | 差分 100 $\Omega$ | 1.112        |
| D_CP(1)           | M7    | I                 | 高速差分数据对通道 C1 | 差分 100 $\Omega$ | 6.519        |
| D_CN(1)           | M8    | I                 | 高速差分数据对通道 C1 | 差分 100 $\Omega$ | 6.611        |
| D_CP(2)           | H2    | I                 | 高速差分数据对通道 C2 | 差分 100 $\Omega$ | 0.921        |
| D_CN(2)           | H3    | I                 | 高速差分数据对通道 C2 | 差分 100 $\Omega$ | 1.376        |
| D_CP(3)           | M5    | I                 | 高速差分数据对通道 C3 | 差分 100 $\Omega$ | 5.196        |
| D_CN(3)           | M6    | I                 | 高速差分数据对通道 C3 | 差分 100 $\Omega$ | 5.318        |
| D_CP(4)           | K3    | I                 | 高速差分数据对通道 C4 | 差分 100 $\Omega$ | 1.579        |
| D_CN(4)           | K4    | I                 | 高速差分数据对通道 C4 | 差分 100 $\Omega$ | 1.648        |
| D_CP(5)           | M3    | I                 | 高速差分数据对通道 C5 | 差分 100 $\Omega$ | 3.414        |
| D_CN(5)           | M4    | I                 | 高速差分数据对通道 C5 | 差分 100 $\Omega$ | 3.857        |
| D_CP(6)           | L4    | I                 | 高速差分数据对通道 C6 | 差分 100 $\Omega$ | 2.460        |
| D_CN(6)           | L5    | I                 | 高速差分数据对通道 C6 | 差分 100 $\Omega$ | 2.566        |
| D_CP(7)           | K1    | I                 | 高速差分数据对通道 C7 | 差分 100 $\Omega$ | 1.114        |
| D_CN(7)           | L1    | I                 | 高速差分数据对通道 C7 | 差分 100 $\Omega$ | 1.707        |
| DCLK_CP           | K5    | I                 | 高速差分时钟 C     | 差分 100 $\Omega$ | 3.744        |
| DCLK_CN           | K6    | I                 | 高速差分时钟 C     | 差分 100 $\Omega$ | 3.883        |
| D_DP(0)           | J19   | I                 | 高速差分数据对通道 D0 | 差分 100 $\Omega$ | 4.189        |
| D_DN(0)           | J18   | I                 | 高速差分数据对通道 D0 | 差分 100 $\Omega$ | 4.435        |
| D_DP(1)           | M18   | I                 | 高速差分数据对通道 D1 | 差分 100 $\Omega$ | 6.588        |
| D_DN(1)           | M17   | I                 | 高速差分数据对通道 D1 | 差分 100 $\Omega$ | 6.867        |
| D_DP(2)           | H21   | I                 | 高速差分数据对通道 D2 | 差分 100 $\Omega$ | 1.754        |
| D_DN(2)           | H20   | I                 | 高速差分数据对通道 D2 | 差分 100 $\Omega$ | 1.936        |
| D_DP(3)           | J22   | I                 | 高速差分数据对通道 D3 | 差分 100 $\Omega$ | 1.339        |
| D_DN(3)           | J21   | I                 | 高速差分数据对通道 D3 | 差分 100 $\Omega$ | 1.634        |
| D_DP(4)           | L20   | I                 | 高速差分数据对通道 D4 | 差分 100 $\Omega$ | 3.329        |
| D_DN(4)           | L19   | I                 | 高速差分数据对通道 D4 | 差分 100 $\Omega$ | 3.436        |

**表 4-1. 引脚功能 (续)**

| 引脚 <sup>(2)</sup> |                                                                                                                         | 类型 <sup>(1)</sup> | 说明                    | 终端         | 布线长度<br>(mm) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 名称                | 焊盘 ID                                                                                                                   |                   |                       |            |              |
| D_DP(5)           | M20                                                                                                                     | I                 | 高速差分数据对通道 D5          | 差分 100 Ω   | 3.631        |
| D_DN(5)           | M19                                                                                                                     | I                 | 高速差分数据对通道 D5          | 差分 100 Ω   | 3.738        |
| D_DP(6)           | M22                                                                                                                     | I                 | 高速差分数据对通道 D6          | 差分 100 Ω   | 2.420        |
| D_DN(6)           | M21                                                                                                                     | I                 | 高速差分数据对通道 D6          | 差分 100 Ω   | 2.573        |
| D_DP(7)           | K22                                                                                                                     | I                 | 高速差分数据对通道 D7          | 差分 100 Ω   | 1.406        |
| D_DN(7)           | K21                                                                                                                     | I                 | 高速差分数据对通道 D7          | 差分 100 Ω   | 1.881        |
| DCLK_DP           | K19                                                                                                                     | I                 | 高速差分时钟 D              | 差分 100 Ω   | 3.916        |
| DCLK_DN           | K18                                                                                                                     | I                 | 高速差分时钟 D              | 差分 100 Ω   | 4.022        |
| TEMP_N            | M2                                                                                                                      | I                 | 温度二极管 N               |            | 1.133        |
| TEMP_P            | M1                                                                                                                      | I                 | 温度二极管 P               |            | 1.237        |
| LS_RDATA_D        | B7                                                                                                                      | O                 | LPSDR 输出              |            | 4.978        |
| LS_RDATA_C        | A4                                                                                                                      | O                 | LPSDR 输出              |            | 2.897        |
| LS_WDATA          | B5                                                                                                                      | I                 | LPSDR 输入              |            | 2.524        |
| LS_RDATA_B        | A7                                                                                                                      | O                 | LPSDR 输出              |            | 5.103        |
| LS_RDATA_A        | A3                                                                                                                      | O                 | LPSDR 输出              |            | 1.725        |
| LS_CLK            | A5                                                                                                                      | I                 | LPSDR 输入              |            | 2.454        |
| DMD_DEN_ARSTZ     | D1                                                                                                                      | I                 | ARSTZ                 | 17.5k Ω 下拉 | 0.735        |
| VDD               | A6、A8、<br>A10、A12、<br>A14、A16、<br>A18、B4、<br>B11、B13、<br>B15、B19、<br>B21、C21、<br>D22、E21、<br>G4、J1、<br>J4、J6、L2、<br>M15 | P                 | 数字内核电源电压              |            | 8.350        |
| VBIAS             | A20、B6                                                                                                                  | P                 | 微镜复位信号正偏置的电源电压        |            | 7.409        |
| VRESET            | B8、B17                                                                                                                  | P                 | 微镜复位信号负偏置的电源电压        |            | 3.374        |
| VOFFSET           | B9、M16                                                                                                                  | P                 | HVCMOS 逻辑的电源电压，升压逻辑电平 |            | 1.797        |
| VDDI              | C22、E4、<br>F2、G20、<br>J2、L22                                                                                            | P                 |                       |            | 19.977       |

表 4-1. 引脚功能 ( 续 )

| 引脚 <sup>(2)</sup> |                                                                                                                                                                                           | 类型 <sup>(1)</sup> | 说明    | 终端 | 布线长度<br>(mm) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----|--------------|
| 名称                | 焊盘 ID                                                                                                                                                                                     |                   |       |    |              |
| VSS               | A9、A11、<br>A13、A15、<br>A17、A19、<br>B3、B10、<br>B12、B14、<br>B16、B18、<br>B20、C1、<br>C6、D4、<br>D19、E22、<br>F3、F6、<br>G19、H4、<br>H19、H22、<br>J3、J5、<br>J20、K2、<br>K20、L3、<br>L6、L18、<br>L21、M9 | G                 | 接地    |    | 12.614       |
| N/C               | A21、C23、<br>K23、L23、<br>M23                                                                                                                                                               | NC                | 无连接引脚 |    | 不适用          |

(1) I = 输入，O = 输出，P = 电源，G = 接地，NC = 无连接

(2) 仅电气连接 151 个引脚以用于功能用途。

## 5 规格

### 5.1 绝对最大额定值

超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。

|                           |                                               | 最小值  | 最大值             | 单位  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|-----|
| <b>电源电压</b>               |                                               |      |                 |     |
| $V_{DD}$                  | LVC MOS 内核逻辑和低速接口 (LSIF) 的电源电压 <sup>(1)</sup> | -0.5 | 2.3             | V   |
| $V_{DDI}$                 | SubLVDS 接收器的电源电压 <sup>(1)</sup>               | -0.5 | 2.3             | V   |
| $V_{OFFSET}$              | HVCMOS 和微镜电极的电源电压 <sup>(1) (2)</sup>          | -0.5 | 11              | V   |
| $V_{BIAS}$                | 微镜电极的电源电压 <sup>(1)</sup>                      | -0.5 | 19              | V   |
| $V_{RESET}$               | 微镜电极的电源电压 <sup>(1)</sup>                      | -15  | 0.5             | V   |
| $ V_{DDI} - V_{DD} $      | 电源电压差值 (绝对值) <sup>(3)</sup>                   |      | 0.3             | V   |
| $ V_{BIAS} - V_{OFFSET} $ | 电源电压差值 (绝对值) <sup>(4)</sup>                   |      | 11              | V   |
| $ V_{BIAS} - V_{RESET} $  | 电源电压差值 (绝对值) <sup>(5)</sup>                   |      | 34              | V   |
| <b>输入电压</b>               |                                               |      |                 |     |
|                           | 其他输入的输入电压 - LSIF 和 LVC MOS                    | -0.5 | $V_{DD} + 0.5$  | V   |
|                           | 其他输入的输入电压 - SubLVDS <sup>(1) (6)</sup>        | -0.5 | $V_{DDI} + 0.5$ | V   |
| <b>SUBLVDS 接口</b>         |                                               |      |                 |     |
| $ V_{ID} $                | SubLVDS 输入差分电压 (绝对值) <sup>(6)</sup>           |      | 810             | mV  |
| $I_{ID}$                  | SubLVDS 输入差分电流                                |      | 10              | mA  |
| <b>时钟频率</b>               |                                               |      |                 |     |
| $f_{clock}$               | 低速接口 LS_CLK 的时钟频率                             | 100  | 130             | MHz |
| <b>温度二极管</b>              |                                               |      |                 |     |
| $I_{TEMP\_DIODE}$         | 温度二极管的最大电流量                                   |      | 120             | μA  |
| <b>环境</b>                 |                                               |      |                 |     |
| $T_{ARRAY}$               | 工作时的温度 <sup>(7)</sup>                         | 0    | 90              | °C  |
| $T_{ARRAY}$               | 未工作时的温度 <sup>(7)</sup>                        | -40  | 90              | °C  |
| $T_{DP}$                  | 工作和未工作时的露点温度 (非冷凝)                            |      | 81              | °C  |

- (1) 所有电压值均以接地端子 ( $V_{SS}$ ) 为基准。为了确保 DMD 正常运行，必须连接以下所需的电源： $V_{DD}$ 、 $V_{DDI}$ 、 $V_{OFFSET}$ 、 $V_{BIAS}$  和  $V_{RESET}$ 。同时还需要所有的  $V_{SS}$  连接。
- (2)  $V_{OFFSET}$  电源电压瞬态必须处于指定的电压范围内。
- (3) 如果超过  $V_{DDI}$  和  $V_{DD}$  之间的建议允许绝对电压差值，则可能导致电流消耗过大，以及器件永久受损。
- (4) 如果超过  $V_{BIAS}$  和  $V_{OFFSET}$  之间的建议允许绝对电压差值，则可能导致电流消耗过大，以及器件永久受损。
- (5) 如果超过  $V_{BIAS}$  和  $V_{RESET}$  之间的建议允许绝对电压差值，则可能导致电流消耗过大，以及器件永久受损。
- (6) 当差分对的每个输入处于相同的电压电势时，该最大输入电压额定值适用。SubLVDS 差分输入不得超过指定的限值，否则可能会损坏内部端接电阻器。
- (7) 阵列温度无法直接测量必须根据图 6-2 中所示测试点 1 (TP1) 测量的温度进行分析计算 (按照“微镜阵列温度计算”)。

## 5.2 存储条件

适用于作为元件或在系统中不运行的 DMD。

|              |                              | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|--------------|------------------------------|-----|-----|----|
| $T_{DMD}$    | DMD 温度                       | -40 | 85  | °C |
| $T_{DP-AVG}$ | 平均露点温度 (非冷凝) <sup>(1)</sup>  |     | 28  | °C |
| $T_{DP-ELR}$ | 高露点温度范围 (非冷凝) <sup>(2)</sup> | 28  | 36  | °C |
| $CT_{ELR}$   | 高露点温度范围内的累积时间                |     | 24  | 月  |

(1) 器件不在高露点温度范围内的随时间变化的平均温度 (包括存储和运行温度)。

(2) 在存储和运行期间, 暴露于高范围内的露点温度应限制在  $CT_{ELR}$  的总累积时间以内。

## 5.3 ESD 等级

|             |      |                                                                 | 值     | 单位 |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|----|
| $V_{(ESD)}$ | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 <sup>(1)</sup>       | ±1000 | V  |
|             |      | 充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 <sup>(2)</sup> | ±250  | V  |

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

## 5.4 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内和电源电压下测得（除非另有说明）。在“建议运行条件”定义的限值内运行器件时，可实现本数据表中指定的器件的功能性能。在高于或低于“建议运行条件”限值的条件下运行器件时，无法保证其性能。

| 参数                                     |                                                      | 最小值                   | 典型值     | 最大值                   | 单位                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 电源电压范围                                 |                                                      |                       |         |                       |                        |
| V <sub>DD</sub>                        | LVC MOS 内核逻辑的电源电压 LPSDR 低速接口的电源电压 <sup>(1) (2)</sup> | 1.71                  | 1.8     | 1.95                  | V                      |
| V <sub>DDI</sub>                       | SubLVDS 接收器的电源电压 <sup>(1) (2)</sup>                  | 1.71                  | 1.8     | 1.95                  | V                      |
| V <sub>OFFSET</sub>                    | HVCMOS 和微镜电极的电源电压 <sup>(1) (2) (3)</sup>             | 9.5                   | 10      | 10.5                  | V                      |
| V <sub>BIAS</sub>                      | 镜电极的电源电压 <sup>(1) (2)</sup>                          | 17.5                  | 18      | 18.5                  | V                      |
| V <sub>RESET</sub>                     | 微镜电极的电源电压 <sup>(1) (2)</sup>                         | -14.5                 | -14     | -13.5                 | V                      |
| V <sub>DDI</sub> - V <sub>DD</sub>     | 电源电压差值 ( 绝对值 ) <sup>(1) (2) (4)</sup>                |                       |         | 0.3                   | V                      |
| V <sub>BIAS</sub> -V <sub>OFFSET</sub> | 电源电压差值 ( 绝对值 ) <sup>(1) (2) (5)</sup>                |                       |         | 10.5                  | V                      |
| V <sub>BIAS</sub> - V <sub>RESET</sub> | 电源电压差值 ( 绝对值 ) <sup>(1) (2) (6)</sup>                |                       |         | 33                    | V                      |
| LPSDR 接口                               |                                                      |                       |         |                       |                        |
| V <sub>IH</sub>                        | 高电平输入电压                                              | 0.7 × V <sub>DD</sub> |         |                       | V                      |
| V <sub>IL</sub>                        | 低电平输入电压                                              | 0.3 × V <sub>DD</sub> |         |                       | V                      |
| V <sub>IH</sub> (AC)                   | AC 输入高电压                                             | 0.8 × V <sub>DD</sub> |         | V <sub>DD</sub> + 0.3 | V                      |
| V <sub>IL</sub> (AC)                   | AC 输入低电压                                             | -0.3                  |         | 0.2 × V <sub>DD</sub> | V                      |
| V <sub>Hyst</sub>                      | 输入迟滞                                                 | 0.1 × V <sub>DD</sub> |         | 0.4 × V <sub>DD</sub> | V                      |
| f <sub>max_LS</sub>                    | 低速接口 LS_CLK 的时钟频率 <sup>(7)</sup>                     | 108                   |         | 130                   | MHz                    |
| DCD <sub>IN</sub>                      | LSIF 占空比失真 (LS_CLK) <sup>(7)</sup>                   | 44                    |         | 56                    | %                      |
| SUBLVDS 接口                             |                                                      |                       |         |                       |                        |
| f <sub>max_HS</sub>                    | 高速接口 DCLK 的时钟频率 <sup>(8)</sup>                       |                       |         | 720                   | MHz                    |
| DCD <sub>IN</sub>                      | LVDS 占空比失真 (DCLK)                                    | 48                    |         | 52                    | %                      |
| V <sub>ID</sub>                        | LVDS 差分输入电压幅度 <sup>(8)</sup>                         | 150                   | 250     | 350                   | mV                     |
| V <sub>CM</sub>                        | 共模电压 <sup>(8)</sup>                                  | 700                   | 900     | 1100                  | mV                     |
| V <sub>SUBLVDS</sub>                   | SubLVDS 电压 <sup>(8)</sup>                            | 525                   |         | 1275                  | mV                     |
| Z <sub>IN</sub>                        | 内部差分端接电阻                                             | 80                    | 100     | 120                   | Ω                      |
| 温度二极管                                  |                                                      |                       |         |                       |                        |
| I <sub>TEMP_DIODE</sub>                | 温度二极管的最大电流源                                          |                       |         |                       | 120 μA                 |
| 环境                                     |                                                      |                       |         |                       |                        |
| T <sub>ARRAY</sub>                     | 长期工作时的阵列温度 <sup>(9) (10) (11) (12)</sup>             | 0                     | 40 至 70 |                       | °C                     |
| T <sub>DP-AVG</sub>                    | 平均露点温度 ( 非冷凝 ) <sup>(13)</sup>                       |                       |         |                       | 28 °C                  |
| T <sub>DP-ELR</sub>                    | 高露点温度范围 ( 非冷凝 ) <sup>(14)</sup>                      | 28                    |         | 36                    | °C                     |
| CT <sub>ELR</sub>                      | 高露点温度范围内的累积时间                                        |                       |         |                       | 24 月                   |
| Q <sub>AP-ILL</sub>                    | 窗口孔隙照明溢出 <sup>(15) (16) (17)</sup>                   |                       |         |                       | 17 W/cm <sup>2</sup>   |
| 照明                                     |                                                      |                       |         |                       |                        |
| ILL <sub>UV</sub>                      | 波长 < 410nm 时的照明功率 <sup>(9) (19)</sup>                |                       |         |                       | 10 mW/cm <sup>2</sup>  |
| ILL <sub>VIS</sub>                     | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 800nm 时的照明功率 <sup>(18) (19)</sup>     |                       |         |                       | 40 W/cm <sup>2</sup>   |
| ILL <sub>IR</sub>                      | 波长 > 800nm 时的照明功率 <sup>(19)</sup>                    |                       |         |                       | 10 mW/cm <sup>2</sup>  |
| ILL <sub>BLU</sub>                     | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 475nm 时的照明功率 <sup>(18) (19)</sup>     |                       |         |                       | 12.8 W/cm <sup>2</sup> |
| ILL <sub>BLU1</sub>                    | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 440nm 时的照明功率 <sup>(18) (19)</sup>     |                       |         |                       | 2.0 W/cm <sup>2</sup>  |

(1) 运行 DMD 需要以下所有电源：V<sub>DD</sub>、V<sub>DDI</sub>、V<sub>OFFSET</sub>、V<sub>BIAS</sub> 和 V<sub>RESET</sub>。同时还需要所有的 VSS 连接。

(2) 所有电压值均以接地引脚 (VSS) 为基准。

- (3) VOFFSET 电源电压瞬态必须处于指定的最大电压范围内。
- (4) 为了防止电流过大，电源电压差值  $|V_{DDI} - V_{DD}|$  必须小于指定的限值。
- (5) 为了防止电流过大，电源电压差值  $|V_{BIAS} - V_{OFFSET}|$  必须小于指定的限值。
- (6) 为了防止电流过大，电源电压差值  $|V_{BIAS} - V_{RESET}|$  必须小于指定的限值。
- (7) LS\_CLK 必须按指定方式运行，以确保复位波形命令的内部 DMD 时序。
- (8) 请参阅时序要求中的 SubLVDS 时序。
- (9) 如果 DMD 同时暴露于温度和 UV 照明的最大建议运行条件下，则会缩短器件寿命。
- (10) 阵列温度无法直接测量，必须通过在图 6-2 所示的测试点 (TP1) 测量的温度以及封装热阻（使用微镜阵列温度计算）进行分析计算。
- (11) 长期定义为器件的使用寿命。
- (12) 根据图 5-1，最大工作阵列温度根据 DMD 在终端应用中经历的微镜着陆占空比进行降额。有关微镜着陆占空比的定义，请参阅微镜着陆/着陆关占空比。
- (13) 器件不在高露点温度范围内的随时间变化的平均值（包括存储和运行）。
- (14) 在存储和运行期间，暴露于高范围内的露点温度限制在  $CT_{ELR}$  的总累积时间以内。
- (15) 适用于图 5-2 中定义的区域
- (16) DMD 的工作区域被 DMD 窗口表面内的孔隙包围，该孔隙遮挡了正常视图的 DMD 器件组件的结构。该孔隙的大小可以预测多种光学条件。照亮有源阵列外部区域的溢出光会产生散射，并对使用 DMD 的终端应用的性能产生不利影响。照明光学系统的一项设计目标是尽可能减少入射到有源阵列外部的光通量。根据光学系统的特定光学架构和组装公差，有源阵列外部的溢出光量可能会导致系统性能下降。
- (17) 要进行计算，请参阅窗口孔隙照明溢出计算。
- (18) 入射到 DMD 上的最大允许光功率受到每个指定波长范围的最大光功率密度以及微镜阵列温度 ( $T_{ARRAY}$ ) 的限制。
- (19) 如需计算，请参阅微镜功率密度计算。

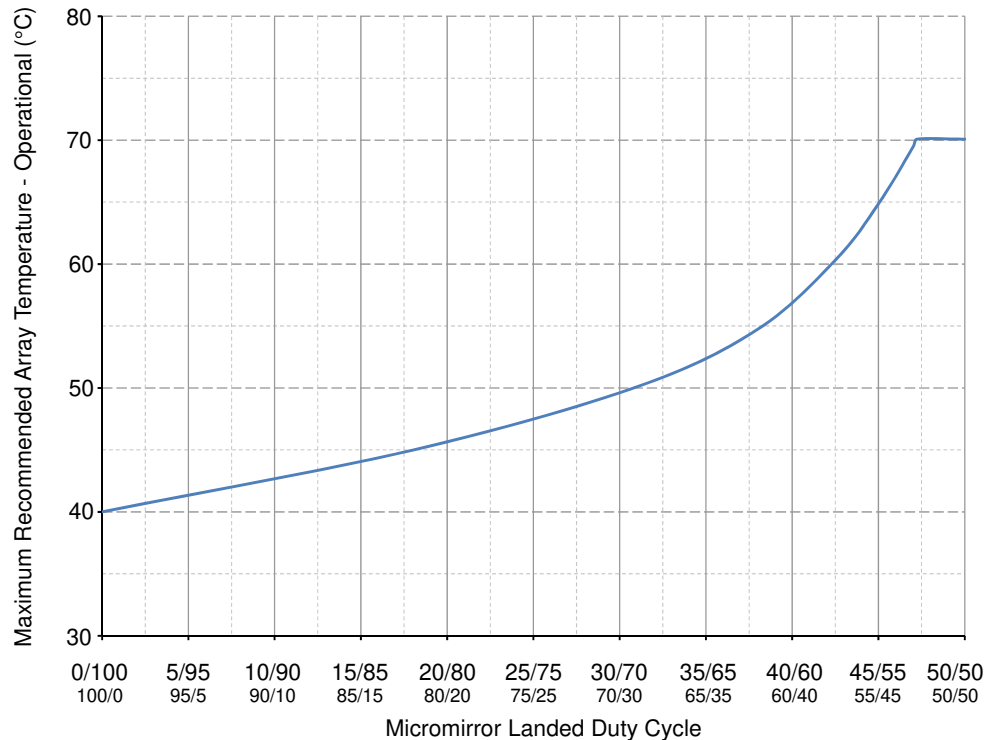


图 5-1. 最大建议阵列温度 — 降额曲线

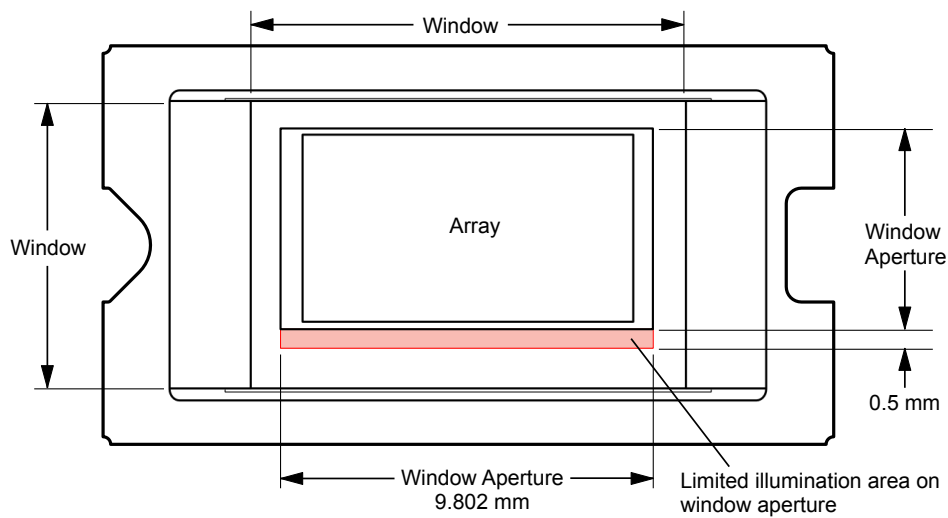


图 5-2. 照明溢出图 — 关键区域

5.5 热性能信息

| 热指标               | DLP391TP | 单位   |
|-------------------|----------|------|
|                   | FSB      |      |
|                   | 154 引脚   |      |
| 热性能信息             |          |      |
| 热阻 <sup>(1)</sup> | 2.3      | °C/W |

- (1) 该 DMD 可以将吸收和耗散的热量传导至封装背面。冷却系统必须能够将 DMD 保持在[建议运行条件](#)中指定的温度范围内。该 DMD 上的总热负荷主要由工作区域吸收的入射光驱动，不过可能还会有一部分来自窗口孔隙吸收的光能和阵列的电功率耗散。光学系统应设计为尽量减少处于窗口透光孔径之外的光能，因为该区域的任何额外热负荷都会显著降低器件的可靠性。

## 5.6 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 ( 除非另有说明 ) (1)

| 参数 (6)          |                            | 测试条件 (2)                                         | 最小值                 | 典型值                 | 最大值    | 单位 |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|----|
| <b>电流</b>       |                            |                                                  |                     |                     |        |    |
| $I_{DD}$        | 电源电流 : $V_{DD}$ (3) (4)    | 典型值                                              |                     |                     | 140    | mA |
| $I_{DDI}$       | 电源电流 : $V_{DDI}$ (3) (4)   | 典型值                                              |                     |                     | 45     | mA |
| $I_{OFFSET}$    | 电源电流 : $V_{OFFSET}$ (5)    | 典型值                                              |                     |                     | 6      | mA |
| $I_{BIAS}$      | 电源电流 : $V_{BIAS}$ (5)      | 典型值                                              |                     |                     | 0.6    | mA |
| $I_{RESET}$     | 电源电流 : $V_{RESET}$         | 典型值                                              |                     |                     | 1.8    | mA |
| <b>POWER</b>    |                            |                                                  |                     |                     |        |    |
| $P_{DD}$        | 电源功率耗散 : $V_{DD}$ (3) (4)  | 典型值                                              |                     |                     | 252    | mW |
| $P_{DDI}$       | 电源功率耗散 : $V_{DDI}$ (3) (4) | 典型值                                              |                     |                     | 81     | mW |
| $P_{OFFSET}$    | 电源功率耗散 : $V_{OFFSET}$ (5)  | 典型值                                              |                     |                     | 60     | mW |
| $P_{BIAS}$      | 电源功率耗散 : $V_{BIAS}$ (5)    | 典型值                                              |                     |                     | 1.08   | mW |
| $P_{RESET}$     | 电源功率耗散 : $V_{RESET}$       | 典型值                                              |                     |                     | 25.2   | mW |
| $P_{TOTAL}$     | 电源功率耗散总计                   | 典型值                                              |                     |                     | 419.28 | mW |
| <b>LPSDR 输入</b> |                            |                                                  |                     |                     |        |    |
| $I_{IL}$        | 低电平输入电流                    | $V_{DD} = 1.95\text{ V}$ , $V_I = 0\text{ V}$    | -100                |                     |        | nA |
| $I_{IH}$        | 高电平输入电流                    | $V_{DD} = 1.95\text{ V}$ , $V_I = 1.95\text{ V}$ |                     |                     | 135    | uA |
| <b>LPSDR 输出</b> |                            |                                                  |                     |                     |        |    |
| $V_{OH}$        | 直流输出高电压 (7) (8) (9)        | $I_{OH} = -2\text{ mA}$                          | $0.8 \times V_{DD}$ |                     |        | V  |
| $V_{OL}$        | 直流输出低电压 (7) (8) (9)        | $I_{OL} = 2\text{ mA}$                           |                     | $0.2 \times V_{DD}$ |        | V  |
| <b>电容</b>       |                            |                                                  |                     |                     |        |    |
| $C_{IN}$        | 输入电容 LVCMOS                | $F = 1\text{ MHz}$                               |                     |                     | 10     | pF |
| $C_{IN}$        | 输入电容 SubLVDS               | $F = 1\text{ MHz}$                               |                     |                     | 20     | pF |
| $C_{OUT}$       | 输出电容                       | $F = 1\text{ MHz}$                               |                     |                     | 10     | pF |
| $C_{TEMP}$      | 温度检测二极管电容                  | $F = 1\text{ MHz}$                               |                     |                     | 20     | pF |

- (1) 第 5.4 节下的器件电气特性 ( 除非另外注明 )。
- (2) 所有电压值均以接地引脚 ( $V_{SS}$ ) 为基准。
- (3) 为了防止电流过大, 电源电压差值  $|V_{DDI} - V_{DD}|$  必须小于指定的限值。
- (4) 基于非压缩命令和数据的电源功率耗散。
- (5) 为了防止电流过大, 电源电压差值  $|V_{BIAS} - V_{OFFSET}|$  必须小于指定的限值。
- (6) 运行 DMD 需要连接以下所有电源:  $V_{DD}$ 、 $V_{DDI}$ 、 $V_{OFFSET}$ 、 $V_{BIAS}$ 、 $V_{RESET}$ 。同时还需要所有的  $V_{SS}$  连接。
- (7) LPSDR 规格适用于引脚  $LS\_CLK$  和  $LS\_WDATA$ 。
- (8) 低速接口是 LPSDR, 遵循 JEDEC 标准第 209-2F 号“低功耗双倍数据速率 (LPDDR)” JESD209-2F 中的“电气特性和交流/直流工作条件”表中的规定。
- (9) LPSDR 输出规格针对引脚  $LS\_RDATA\_A$ 、 $LS\_RDATA\_B$ 、 $LS\_RDATA\_C$ 、 $LS\_RDATA\_D$ 。

## 5.7 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 参数       |                                           | 测试条件         | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位   |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|------|
| $t_{PD}$ | 输出传播，时钟到 Q，LS_CLK 输入的上升沿到 LS_RDATA 输出。(1) | $C_L = 15pF$ |     |     | 15  | ns   |
|          | 压摆率，LS_RDATA                              |              | 0.3 |     |     | V/ns |
|          | 输出占空比失真，LS_RDATA                          |              | 40  |     | 60  | %    |

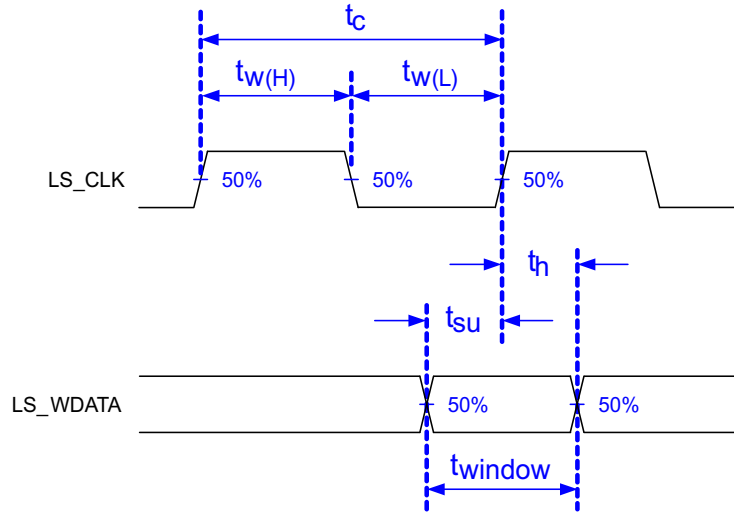
(1) 第 5.4 节下的器件电气特性（除非另外注明）。

## 5.8 时序要求

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

| 参数             |                   | 测试条件                                      | 最小值  | 标称值 | 最大值  | 单位   |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------|------|-----|------|------|
| <b>LVCMOS</b>  |                   |                                           |      |     |      |      |
| <b>LPSDR</b>   |                   |                                           |      |     |      |      |
| $t_r$          | 上升压摆率(2)          | $(20\% \text{ 至 } 80\%) \times VDD^{(6)}$ | 0.25 |     |      | V/ns |
| $t_f$          | 下降压摆率(2)          | $(80\% \text{ 至 } 20\%) \times VDD^{(6)}$ | 0.25 |     |      | V/ns |
| $t_r$          | 上升压摆率(1)          | $(30\% \text{ 至 } 80\%) \times VDD^{(6)}$ | 1    |     | 3    | V/ns |
| $t_f$          | 下降压摆率(1)          | $(70\% \text{ 至 } 20\%) \times VDD^{(6)}$ | 1    |     | 3    | V/ns |
| $t_{W(H)}$     | 脉冲持续时间 LS_CLK 高电平 | 50% 至 50% 基准点(5)                          | 4.2  |     |      | ns   |
| $t_{W(L)}$     | 脉冲持续时间 LS_CLK low | 50% 至 50% 基准点(5)                          | 4.2  |     |      | ns   |
| $t_{su}$       | 建立时间              | 在 LS_CLK 之前 LS_WDATA 有效(5)                |      |     | 1.5  | ns   |
| $t_h$          | 保持时间              | 在 LS_CLK 之后 LS_WDATA 有效(5)                |      |     | 1.5  | ns   |
| <b>SubLVDS</b> |                   |                                           |      |     |      |      |
| $t_r$          | 上升压摆率             | 20% 至 80% 基准点(7)                          | 0.7  | 1   |      | V/ns |
| $t_f$          | 下降压摆率             | 80% 至 20% 基准点(7)                          | 0.7  | 1   |      | V/ns |
| $t_{W(H)}$     | 脉冲持续时间 DCLK 高电平   | 50% 至 50% 基准点(8)                          | 0.7  |     |      | ns   |
| $t_{W(L)}$     | 脉冲持续时间 DCLK 低电平   | 50% 至 50% 基准点(8)                          | 0.7  |     |      | ns   |
| $t_{WINDOW}$   | 窗口时间 (1) (3)      | 建立时间 + 保持时间(5)                            | 0.25 |     |      | ns   |
| $t_{su}$       | 建立时间              | HS_DATA 在 HS_CLK 之前有效 (8)                 |      |     | 0.17 | ns   |
| $t_h$          | 保持时间              | HS_DATA 在 HS_CLK 之后有效 (8)                 |      |     | 0.17 | ns   |
| $t_{POWER}$    | 接收器上电(4)          |                                           |      |     | 200  | ns   |

- (1) 此规格适用于 DMD\_DEN\_ARSTZ 引脚。请参阅图 5-4 中的 LPSDR 输入上升和下降压摆率。
- (2) 规范适用于 LS\_CLK 和 LS\_WDATA 引脚。请参阅图 5-4 中的 LPSDR 输入上升和下降压摆率。
- (3) 窗口时间降额示例：0.5V/ns 压摆率会将窗口时间增加 0.7ns，从 3ns 增加到 3.7ns。请参阅图 5-6。
- (4) 该规格仅适用于 SubLVDS 接收器时间，不考虑命令和命令后的延迟。
- (5) 请参阅图 5-3。
- (6) 请参阅图 5-4。
- (7) 请参阅图 5-5。
- (8) 请参阅图 5-7。



低速接口是 LPSDR，遵循 JEDEC 标准第 209B 号低功耗双倍数据速率 (LPDDR) JESD209B 中的“电气特性和交流/直流工作条件”表中的规定。

图 5-3. LPSDR 开关参数

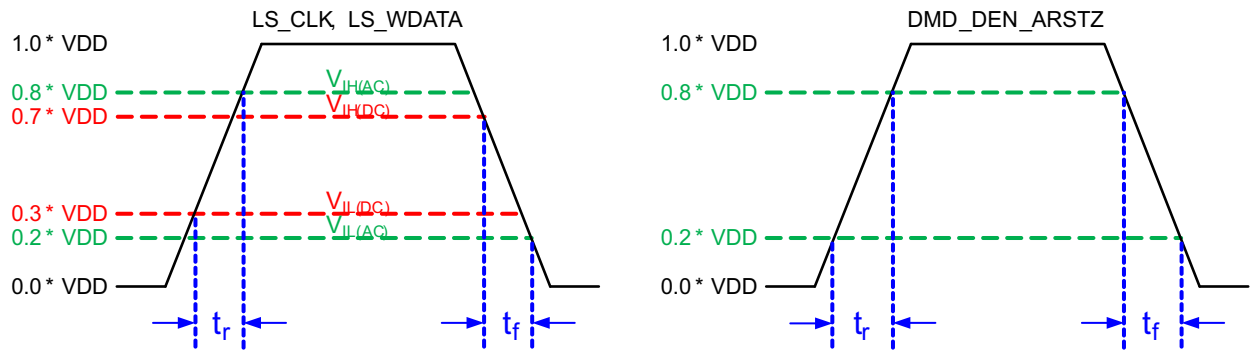


图 5-4. LPSDR 输入上升和下降压摆率

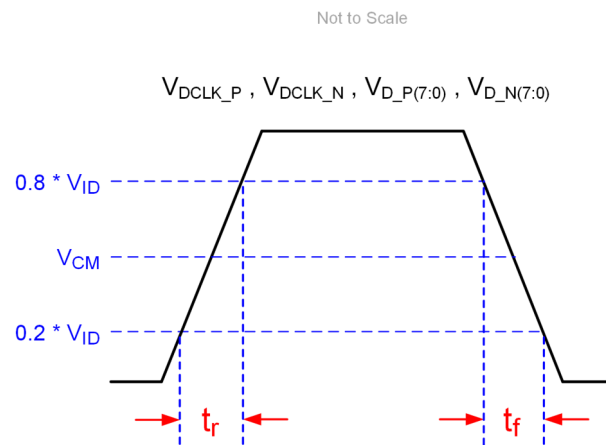


图 5-5. SubLVDS 输入上升和下降压摆率

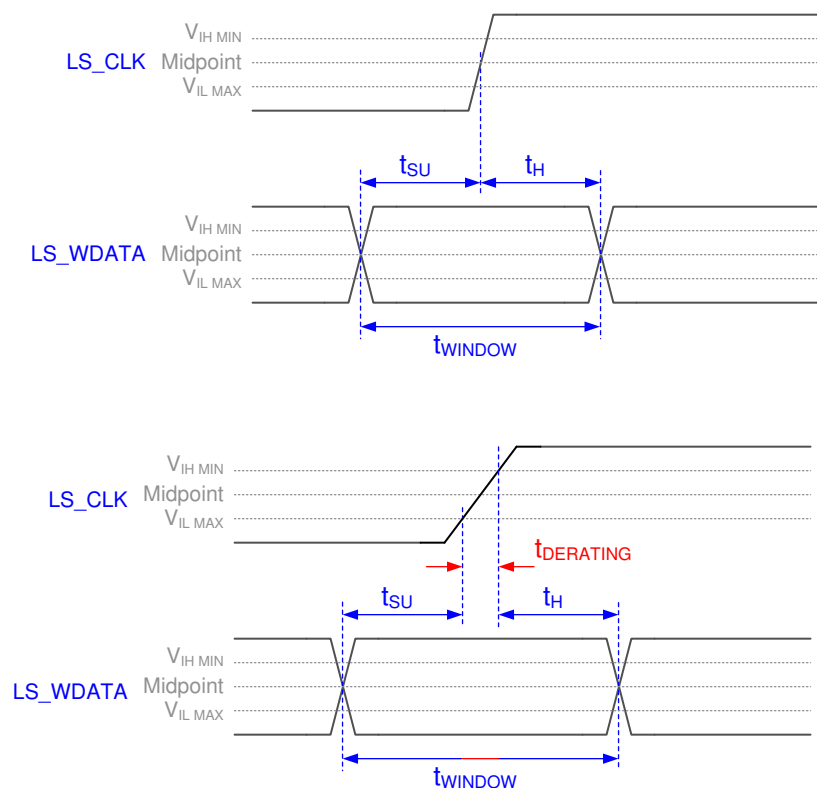


图 5-6. 窗口时间降额概念

Not to Scale

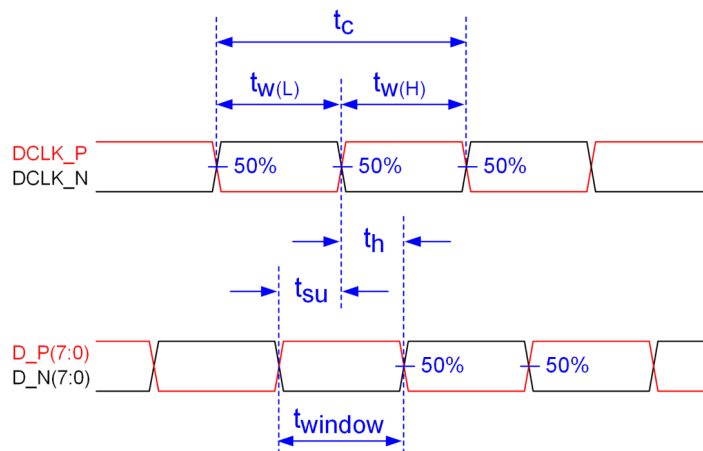
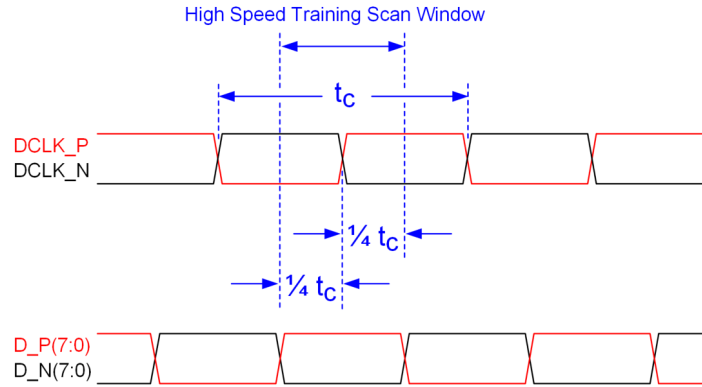


图 5-7. SubLVDS 开关参数



有关详细信息，请参阅时序要求。

图 5-8. 高速训练扫描窗口

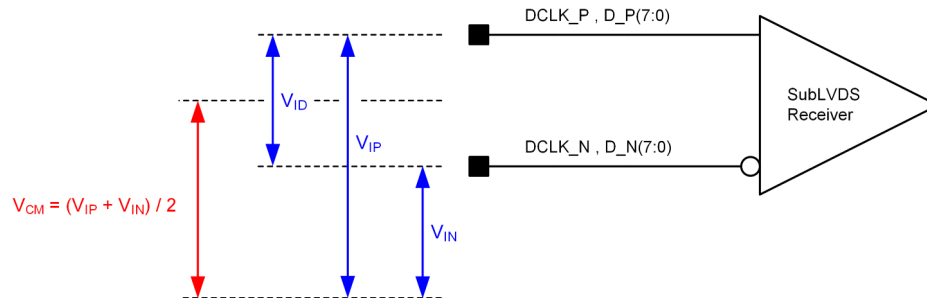


图 5-9. SubLVDS 电压参数

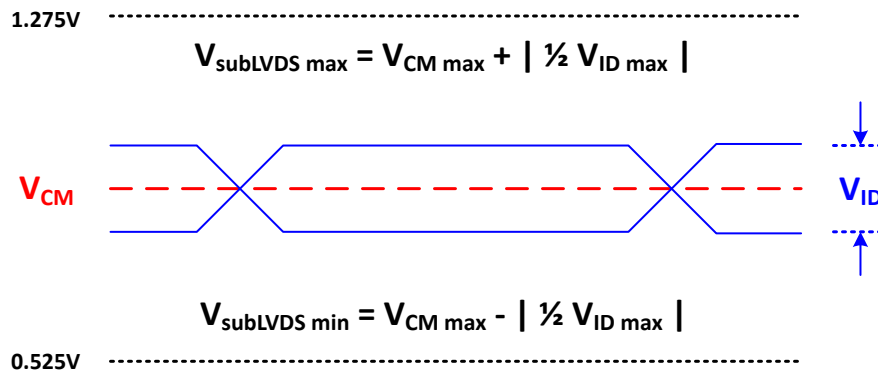


图 5-10. SubLVDS 波形参数

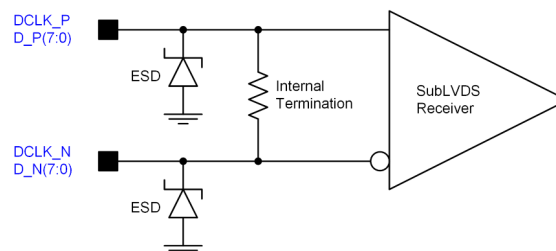


图 5-11. SubLVDS 等效输入电路

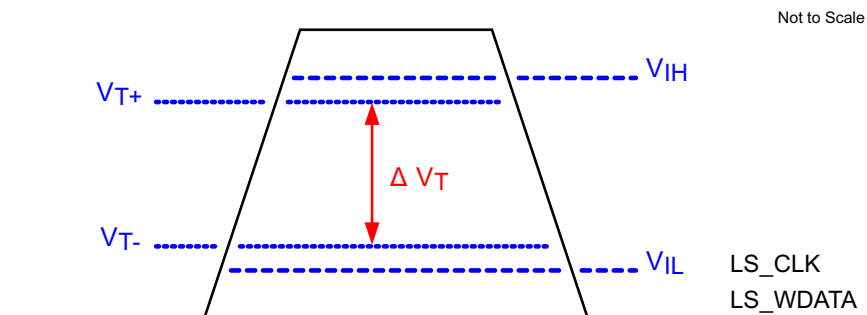


图 5-12. LPSDR 输入迟滞

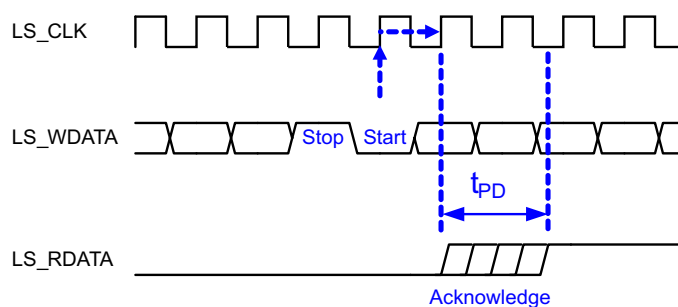
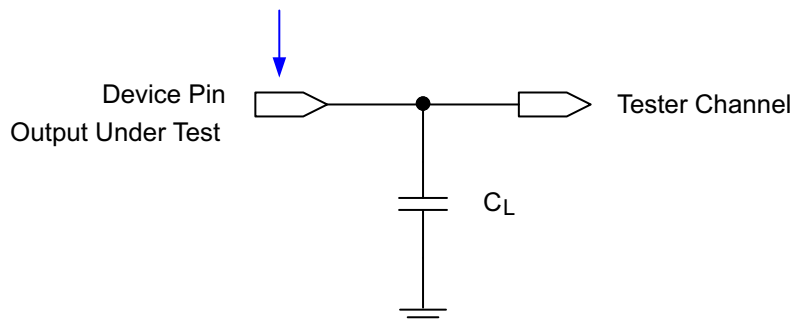


图 5-13. LPSDR 读取

Data Sheet Timing Reference Point



有关更多信息，请参阅节 6.3.4。

图 5-14. 输出传播测量的测试负载电路

## 5.9 系统安装接口负载

| 参数     | 条件                            | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|----|
| 散热接口区域 | 每个区域内均匀分布的最大负载 <sup>(1)</sup> |     |     | 50  | N  |
| 电气接口区域 | 每个区域内均匀分布的最大负载 <sup>(1)</sup> |     |     | 143 |    |

(1) 请参阅图 5-15。

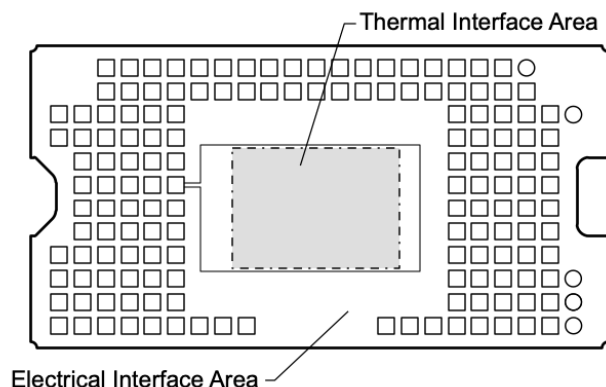


图 5-15. 系统安装接口负载

5.10 微镜阵列物理特性

| 参数说明 |                           |                              | 值      | 单位    |
|------|---------------------------|------------------------------|--------|-------|
| M    | 有源列数 <sup>(1) (2)</sup>   |                              | 1360   | 微镜    |
| N    | 有源行数 <sup>(1) (2)</sup>   |                              | 1536   | 微镜    |
| ε    | 微镜间距、对角线 <sup>(1)</sup>   |                              | 4.525  | μm    |
| P    | 微镜间距、垂直和水平 <sup>(1)</sup> |                              | 6.4    | μm    |
|      | 微镜有源阵列宽度 <sup>(1)</sup>   | $(P \times M) + (P / 2)$     | 8.7072 | mm    |
|      | 微镜有源阵列高度 <sup>(1)</sup>   | $(P \times N) / 2 + (P / 2)$ | 4.9184 | mm    |
|      | 微镜有源边框 <sup>(3)</sup>     | 微镜池 (POM)                    | 15     | 微镜数/侧 |

- (1) 请参阅图 5-16。
- (2) DMD 微镜的快速切换速度与先进的 DLP 图像处理算法相结合，使每个微镜能够在每个帧期间在屏幕上显示四个不同的像素，从而可以显示完整的 3840 x 2160 像素图像。
- (3) 有源阵列周围边框的结构和质量包括一条称为微镜池 (POM) 的部分起作用的微镜带。这些微镜在结构上和/或电气上被阻止向亮或“打开”状态倾斜，但仍需要进行电偏置以向“关闭”状态倾斜。

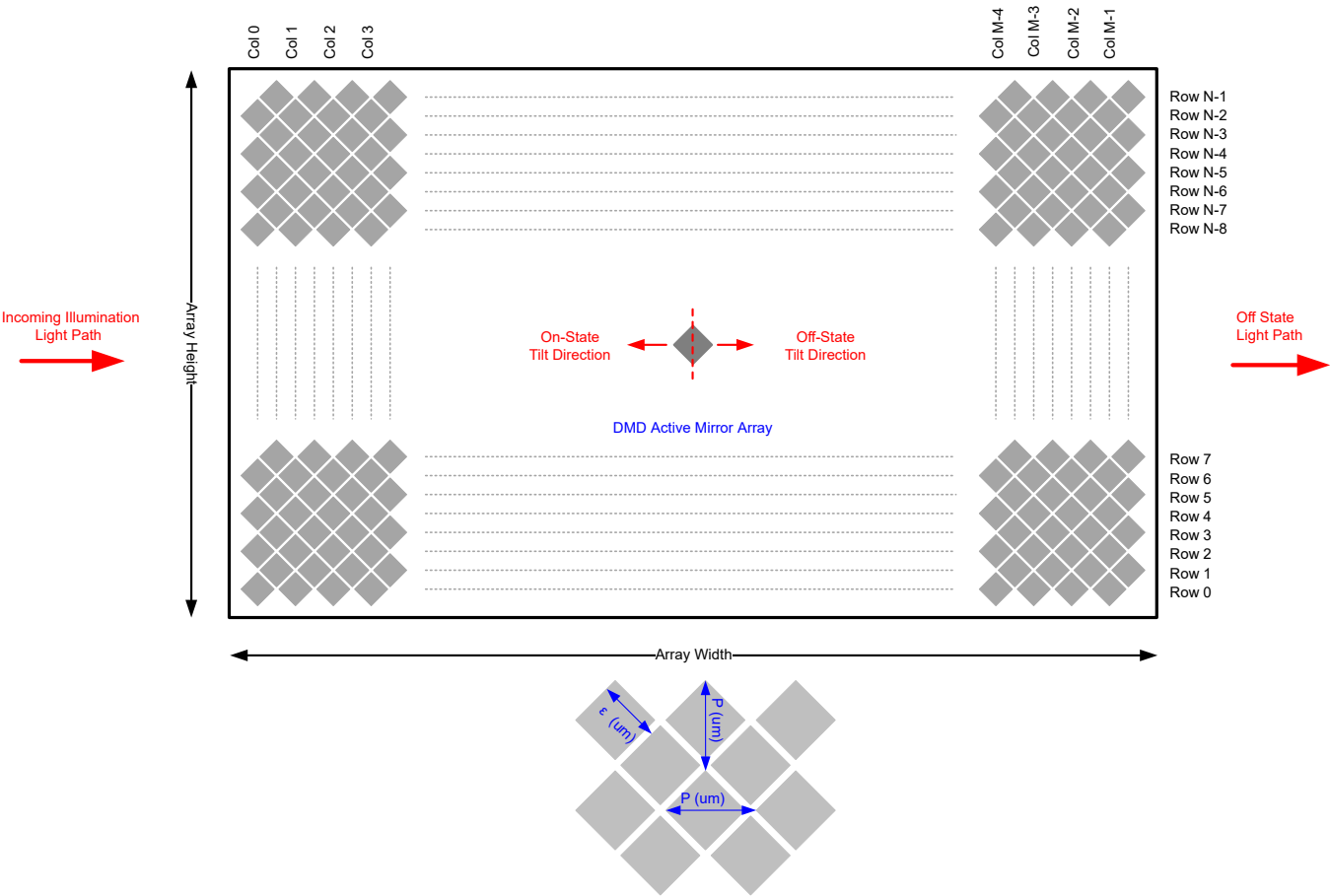


图 5-16. 微镜阵列物理特性

## 5.11 微镜阵列光学特性

| 参数        |                 | 测试条件                     | 最小值  | 标称值  | 最大值  | 单位 |
|-----------|-----------------|--------------------------|------|------|------|----|
| 微镜倾斜角     |                 | DMD 着陆状态 (1) (2) (3) (4) | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 度  |
| 微镜交叉时间(5) |                 |                          |      | 1    | 3    | μs |
| 微镜开关时间(6) |                 |                          | 6    |      |      | μs |
| 图像性能 (7)  | 工作区域中的亮像素 (8)   | 灰度 10 屏幕(9)              |      |      | 0    | 微镜 |
|           | POM 中的亮像素 (10)  | 灰度 10 屏幕(9)              |      |      | 1    |    |
|           | 工作区域中的暗像素 (11)  | 白色屏幕                     |      |      | 4    |    |
|           | 相邻像素 (12)       | 任何屏幕                     |      |      | 0    |    |
|           | 有源区域中的不稳定像素(13) | 任何屏幕                     |      |      | 0    |    |

- (1) 相对于整个微镜阵列形成的平面进行测量
- (2) 微镜阵列和封装基准之间存在额外差异。
- (3) 表示位于同一器件上或位于不同器件上的任意两个单独微镜之间可能产生的变化。
- (4) 对于某些应用，在整个系统光学设计中考虑微镜倾斜角的变化是至关重要的。对于某些系统光学设计，器件内的微镜倾斜角变化可能会导致从微镜阵列反射的光场出现可察觉的不均匀性。对于某些系统光学设计，器件之间的微镜倾斜角变化可能会导致色度变化、系统效率变化或系统对比度变化。
- (5) 微镜标称从一个着陆状态转换到相反着陆状态所需的时间。
- (6) 微镜连续转换之间的最短时间
- (7) 验收条件：所有 DMD 图像质量回报将使用以下投影图像测试条件进行评估：
- 测试设置去伽玛校正应该是线性的
- 测试设置亮度、对比度应设置为标称值
- 投影图像的对角线尺寸应至少为 20 英寸
- 投影屏幕应为一个单位增益
- 应以至少 38 英寸的观看距离查看投影图像
- 在所有图像质量测试期间，图像应处于焦点位置。
- (8) 亮度像素定义：卡在打开位置、明显比周围像素亮的单个像素或微镜。
- (9) 灰度 10 屏幕定义：屏幕的所有区域都以下列设置着色：
- 红色 = 10/255
- 绿色 = 10/255
- 蓝色 = 10/255
- (10) POM 定义：工作区域周围处于关闭状态的微镜的矩形边框
- (11) 暗像素定义：卡在关闭位置、明显比周围像素暗的单个像素或微镜。
- (12) 相邻像素定义：共享公共边界或公共点的两个或多个卡住的像素，也称为集群。
- (13) 不稳定像素定义：不按加载到存储器中的参数顺序运行的单个像素或微镜。不稳定像素看起来与图像异步闪烁。

## 5.12 窗口特性

| 参数       |            | 最小值 | 标称值              | 最大值 |
|----------|------------|-----|------------------|-----|
| 窗口材料     |            |     | Corning Eagle XG |     |
| 窗口折射率    | 波长 546.1nm |     | 1.5119           |     |
| 窗口孔隙 (1) |            |     |                  |     |
| 照明溢出     |            |     | 另请参阅第 6.5 节      |     |

- (1) 有关窗口孔隙尺寸和位置的详细信息，请参阅机械封装 ICD。

## 5.13 芯片组元件使用规格

DLP391TP DMD 需要与适用 DLP 芯片组的其他元件（包括那些包含或实现 TI DMD 控制技术的元件）结合使用才能实现可靠运行。TI DMD 控制技术包含用于操作或控制 DLP DMD 的 TI 技术和器件。

### 备注

TI 对因光学系统工作条件超过上述限制而导致的图像质量伪影或 DMD 故障不承担任何责任。

## 6 详细说明

### 6.1 概述

DLP391TP 数字微镜器件 (DMD) 是一款 0.39" 对角线空间光调制器，由一个高反射铝微镜阵列组成。该 DMD 是一个电子输入、光学输出的微光机电系统 (MOEMS)。DMD 微镜的快速切换速度与先进的 DLP 图像处理算法相结合，使每个微镜能够在每个帧期间在屏幕上显示四个不同的像素，从而可以显示完整的  $3840 \times 2160$  像素图像。电气接口为低压差分信号 (LVDS)。该 DMD 由 1 位 CMOS 存储单元的二维阵列组成。该阵列排列为 M 个存储单元列乘以 N 个存储单元行的网格。请参阅节 6.2。通过改变底层 CMOS 寻址电路的地址电压和微镜复位信号 (MBRST)，可以单独控制微镜的偏转 (正或负)。

DLP 0.39" 4K 超高清芯片组由 DLP391TP DMD、DLPC8445V 显示控制器以及 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和 LED 驱动器组成。为了可靠运行，DLP391TP DMD 必须始终与芯片组中指定的 DLP 显示控制器以及 PMIC 搭配使用。

### 6.2 功能方框图

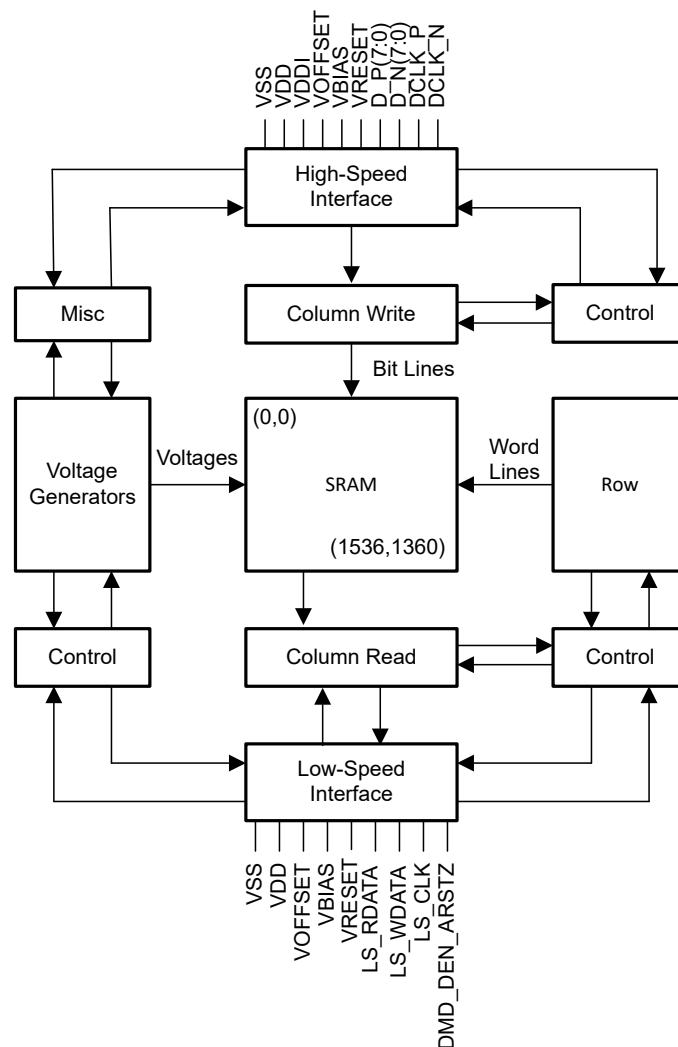


图 6-1. 功能方框图

## 6.3 特性说明

### 6.3.1 电源接口

该 DMD 需要 4 个直流电压：1.8V 电源（适用于  $V_{DD}$  和  $V_{DDI}$ ）、 $V_{OFFSET}$ 、 $V_{RESET}$  和  $V_{BIAS}$ 。在典型的基于 LED 的系统中，1.8V、 $V_{OFFSET}$ 、 $V_{RESET}$  和  $V_{BIAS}$  由 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和 LED 驱动器进行管理。

### 6.3.2 LPSDR 低速接口

低速接口处理配置 DMD 和控制复位操作的指示。LS\_CLK 是低速时钟，LS\_WDATA 是低速数据输入。

### 6.3.3 高速接口

高速接口的目的是快速高效地传输像素数据，并利用高速 DDR 传输和压缩技术来节省功耗和时间。高速接口包含用于输入的差分 SubLVDS 接收器，它具有专用时钟。

### 6.3.4 时序

此数据表提供器件引脚上的时序。在分析输出时序时，必须考虑测试仪引脚电子元件及其传输线路影响。图 5-14 展示了被测输出的等效测试负载电路。时序基准负载不能作为任何特定系统环境的精确表示，也不能描述生产测试所呈现的实际负载。系统设计人员应使用 IBIS 或其他仿真工具将时序基准负载与系统环境相关联。所述负载电容值仅用于交流时序信号的表征和测量。该负载电容值并不表示器件能够驱动的最大负载。

## 6.4 器件功能模式

DMD 功能模式由 DLPC8445V 显示控制器控制。请参阅 DLPC8445V 显示控制器数据表或联系 TI 应用工程师。

## 6.5 光学接口和系统图像质量注意事项

TI 对终端设备的光学性能不承担任何责任。要实现所需的终端设备光学性能，需要在众多元件和系统设计参数之间进行权衡。为了优化系统光学性能和图像质量，需要权衡光学系统设计参数。虽然不可能预见到每一个可以想象的应用，但投影仪图像质量和光学性能取决于是否符合以下各节中所述的光学系统工作条件。

### 6.5.1 数字光圈和杂散光控制

DMD 光学区域的照明和投影光学元件的数值孔径所定义的角度应该相同。除非在照明和投影光瞳中添加了适当的孔径以阻挡来自投影透镜的平面光和杂散光，否则该角度不得超过标称器件微镜倾斜角。微镜倾斜角定义了 DMD 将“打开”光路与任何其他光路分开的能力，包括来自 DMD 窗口、DMD 边框结构或 DMD 附近其他系统表面（例如棱镜或透镜表面）的不良平面状态镜面反射。如果数值孔径超过微镜倾斜角，或者如果投影数值孔径角比照明数值孔径角大两度以上（反之亦然），则显示器边框和有源区域中可能会出现对比度下降和不良的伪影。

### 6.5.2 光瞳匹配

TI 的光学和图像质量规格假定，照明光学元件的出射光瞳标称中心位于投影光学元件入射光瞳的  $2^\circ$  范围内。光瞳失准会在显示边框或工作区域中产生不良伪影，这可能需要额外的系统孔隙来控制，尤其是在系统的数值孔隙超过像素倾斜角的情况下。

### 6.5.3 照明溢出

该器件的工作区域被 DMD 窗口表面内的孔隙包围，该孔隙从正常角度遮挡了 DMD 芯片组件的结构，并且其尺寸设计符合多种光学工作条件。照亮窗口孔隙的溢出光会因窗口孔隙开口的边缘和屏幕上可见的其他表面异常而产生伪影。应当将照明光学系统设计为限制入射到窗口孔隙任何位置的光通量，使其不超过工作区域中平均通量水平的约 10%。根据特定系统的光学架构，窗口孔隙上的溢出光可能必须进一步减少到建议的最大值 10% 以下才能被接受。

## 6.6 微镜阵列温度计算

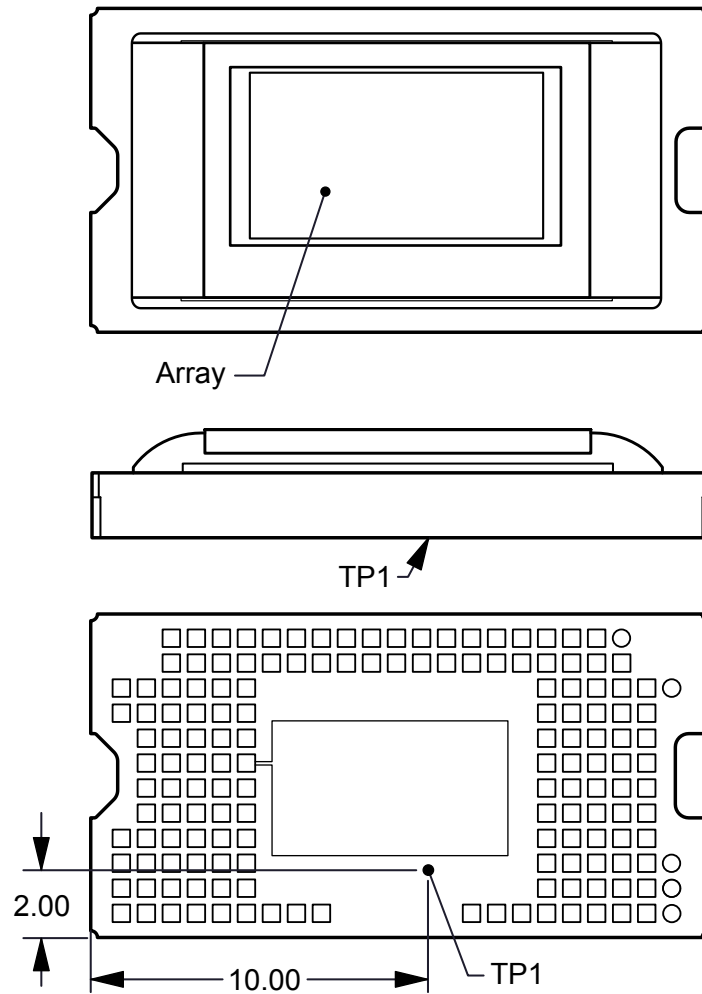


图 6-2. DMD 热测试点

微镜阵列温度无法直接测量，因此必须根据封装外部的测量点、封装热阻、电功率和照明热负荷进行分析计算。以下公式提供了阵列温度与基准陶瓷温度 ( 图 6-2 中的热测试 TP1 ) 之间的关系：

$$T_{\text{ARRAY}} = T_{\text{CERAMIC}} + (Q_{\text{ARRAY}} \times R_{\text{ARRAY-TO-CERAMIC}})$$

$$Q_{\text{ARRAY}} = Q_{\text{ELECTRICAL}} + Q_{\text{ILLUMINATION}}$$

其中

- $T_{\text{ARRAY}}$  = 计算得出的阵列温度 (°C)
- $T_{\text{CERAMIC}}$  = 测得的陶瓷温度 (°C) ( TP1 位置 )
- $R_{\text{ARRAY-TO-CERAMIC}}$  = 节 5.5 中指定的阵列至陶瓷 TP1 的封装热阻 (°C/W)
- $Q_{\text{ARRAY}}$  = 阵列上的总 ( 电功率 + 吸收功率 ) DMD 功率 ( 瓦特 )
- $Q_{\text{ELECTRICAL}}$  = 标称电功率 ( 瓦特 )
- $Q_{\text{INCIDENT}}$  = 入射照明光功率 ( 瓦特 )
- DMD 平均热吸收率 = 0.54
- $Q_{\text{ILLUMINATION}} = ( \text{DMD 平均热吸收率} \times Q_{\text{INCIDENT}} )$  ( 瓦特 )

DMD 的电功率耗散是可变的，取决于电压、数据速率和工作频率。计算阵列温度时使用的标称电功率耗散为 0.5W。从光源吸收的功率是可变的，具体取决于微镜的工作状态和光源的强度。上面显示的公式对于单芯片或多芯片 DMD 系统有效。它假设阵列上的照明分布为 83.7%，阵列边界上的照明分布为 16.3%。

以下是典型投影应用的示例计算：

$$Q_{\text{INCIDENT}} = 12.1\text{W (measured)} \quad (1)$$

$$T_{\text{CERAMIC}} = 53.0^{\circ}\text{C (measured)} \quad (2)$$

$$Q_{\text{ELECTRICAL}} = 0.5\text{W} \quad (3)$$

$$Q_{\text{ARRAY}} = 0.5\text{W} + (0.54 \times 12.1\text{W}) = 7.034\text{W} \quad (4)$$

$$T_{\text{ARRAY}} = 53.0^{\circ}\text{C} + (7.034\text{W} \times 2.3^{\circ}\text{C/W}) = 69.2^{\circ}\text{C} \quad (5)$$

## 6.7 微镜功率密度计算

在计算不同波长带内 DMD 上的照明光功率密度时，会使用在 DMD 上测量的总光功率、照明溢出百分比、有源阵列面积以及所需波长带内的光谱与总光谱光功率的比率。

- $ILL_{\text{UV}} = [OP_{\text{UV-RATIO}} \times Q_{\text{INCIDENT}}] \times 1000\text{mW/W} \div A_{\text{ILL}} (\text{mW/cm}^2)$
- $ILL_{\text{VIS}} = [OP_{\text{VIS-RATIO}} \times Q_{\text{INCIDENT}}] \div A_{\text{ILL}} (\text{W/cm}^2)$
- $ILL_{\text{IR}} = [OP_{\text{IR-RATIO}} \times Q_{\text{INCIDENT}}] \times 1000\text{mW/W} \div A_{\text{ILL}} (\text{mW/cm}^2)$
- $ILL_{\text{BLU}} = [OP_{\text{BLU-RATIO}} \times Q_{\text{INCIDENT}}] \div A_{\text{ILL}} (\text{W/cm}^2)$
- $ILL_{\text{BLU1}} = [OP_{\text{BLU1-RATIO}} \times Q_{\text{INCIDENT}}] \div A_{\text{ILL}} (\text{W/cm}^2)$
- $A_{\text{ILL}} = A_{\text{ARRAY}} \div (1 - OV_{\text{ILL}}) (\text{cm}^2)$

其中：

- $ILL_{\text{UV}}$  = DMD 上的 UV 照明功率密度 (mW/cm<sup>2</sup>)
- $ILL_{\text{VIS}}$  = DMD 上的 VIS 照明功率密度 (W/cm<sup>2</sup>)
- $ILL_{\text{IR}}$  = DMD 上的 IR 照明功率密度 (mW/cm<sup>2</sup>)
- $ILL_{\text{BLU}}$  = DMD 上的 BLU 照明功率密度 (W/cm<sup>2</sup>)

- $ILL_{BLU1}$  = DMD 上的 BLU1 照明功率密度 ( $W/cm^2$ )
- $A_{ILL}$  = DMD 上的照明面积 ( $cm^2$ )
- $Q_{INCIDENT}$  = DMD 上的总入射光功率 (W) (测量值)
- $A_{ARRAY}$  = 阵列面积 ( $cm^2$ ) (数据表)
- $OV_{ILL}$  = 阵列外部 DMD 上总照度的百分比 (%) (光学模型)
- $OP_{UV-RATIO}$  = 波长  $<410nm$  的光功率与照明光谱中总光功率的比率 (光谱测量)
- $OP_{VIS-RATIO}$  = 波长  $\geq 410nm$  且  $\leq 800nm$  的光功率与照明光谱中总光功率的比率 (光谱测量)
- $OP_{IR-RATIO}$  = 波长  $>800nm$  的光功率与照明光谱中总光功率的比率 (光谱测量)
- $OP_{BLU-RATIO}$  = 波长  $\geq 410nm$  且  $\leq 475nm$  的光功率与照明光谱中总光功率的比率 (光谱测量)
- $OP_{BLU1-RATIO}$  = 波长  $\geq 410nm$  且  $\leq 445nm$  的光功率与照明光谱中总光功率的比率 (光谱测量)

照明面积因照明溢出而异。DMD 上的总照明面积包括阵列面积和阵列周围的溢出面积。光学模型用于确定阵列外部 DMD 上总照度的百分比 ( $OV_{ILL}$ ) 和有源阵列上总照度的百分比。根据这些值计算出照明面积 ( $A_{ILL}$ )。假设整个阵列上的照明是均匀的。

根据测量到的照明光谱，计算出相关波长带内的光功率与总光功率的比率。

计算示例：

$$Q_{INCIDENT} = 12.1W \text{ (measured)}$$

$$A_{ARRAY} = ((8.7072mm \times 4.9184mm) \div 100mm^2/cm^2) = 0.4283cm^2 \text{ (data sheet)}$$

$$OV_{ILL} = 16.3\% \text{ (optical model)}$$

$$OP_{UV-RATIO} = 0.00021 \text{ (spectral measurement)}$$

$$OP_{VIS-RATIO} = 0.99977 \text{ (spectral measurement)}$$

$$OP_{IR-RATIO} = 0.00002 \text{ (spectral measurement)}$$

$$OP_{BLU-RATIO} = 0.28100 \text{ (spectral measurement)}$$

$$OP_{BLU1-RATIO} = 0.03200 \text{ (spectral measurement)}$$

$$A_{ILL} = 0.4283cm^2 \div (1 - 0.163) = 0.5117cm^2$$

$$ILL_{UV} = [0.00021 \times 12.1W] \times 1000 \div 0.5117cm^2 = 4.966mW/cm^2$$

$$ILL_{VIS} = [0.99977 \times 12.1W] \div 0.5117cm^2 = 23.64W/cm^2$$

$$ILL_{IR} = [0.00002 \times 12.1W] \times 1000 \div 0.5117cm^2 = 0.473mW/cm^2$$

$$ILL_{BLU} = [0.28100 \times 12.1W] \div 0.5117cm^2 = 6.64W/cm^2$$

$$ILL_{BLU1} = [0.03200 \times 12.1W] \div 0.5117cm^2 = 0.757W/cm^2$$

## 6.8 窗口孔隙照明溢出计算

窗口孔隙关键区域的光学溢出量无法直接测量。对于在阵列上有均匀照明的系统，应使用在 DMD 上测得的总入射光功率以及 DMD 上指定关键区域的总光功率比值来确定光学溢出量。应使用光学模型来确定窗口孔隙关键区域的光功率百分比，并估算该区域的大小。

$$Q_{AP-ILL} = [Q_{INCIDENT} \times OP_{AP\_ILL\_RATIO}] \div A_{AP\_ILL} \text{ (W/cm}^2\text{)}$$

其中：

- $Q_{AP-ILL}$  = 窗口孔隙照明溢出 (W/cm<sup>2</sup>)
- $Q_{INCIDENT}$  = DMD 上的总入射光功率 (瓦) (测量值)
- $OP_{AP\_ILL\_RATIO}$  = 窗口孔隙关键区域的光功率与 DMD 上的总光功率之比 (光学模型)
- $A_{AP-ILL}$  = 窗口孔隙关键区域的大小 (cm<sup>2</sup>) (数据表)
- $OP_{CA\_RATIO}$  = 入射光功率占窗口孔隙关键区域的百分比 (%) (光学模型)

计算示例：

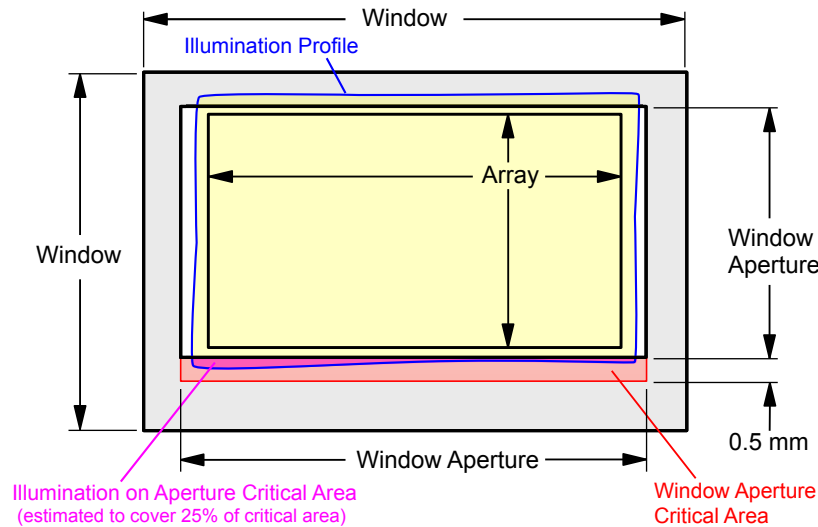


图 6-3. 窗口孔隙溢出示例

请参阅上图中的关键孔隙长度。

$$Q_{INCIDENT} = 12.1\text{W (measured)} \quad (6)$$

$$OP_{AP\_ILL\_RATIO} = 0.312\% \text{ (optical model)} \quad (7)$$

$$OV_{CA\_RATIO} = 25\% \text{ (optical model)} \quad (8)$$

$$\text{Length of the window aperture for critical area} = 0.9802\text{cm (data sheet)} \quad (9)$$

$$\text{Width of critical area} = 0.050 \text{ cm (data sheet)} \quad (10)$$

$$A_{AP-ILL} = 0.9802\text{cm} \times 0.050 \text{ cm} = 0.04901\text{cm}^2 \quad (11)$$

$$Q_{AP-ILL} = (12.1\text{W} \times 0.00312) \div (0.04901\text{cm}^2 \times 0.25) = 3.08\text{W/cm}^2 \text{ (W/cm}^2\text{)} \quad (12)$$

## 6.9 微镜着陆打开/着陆关闭占空比

### 6.9.1 微镜着陆开/着陆关占空比的定义

微镜着陆开/着陆关占空比（着陆占空比）表示单个微镜着陆于打开状态的时长（百分比）与同一微镜着陆于关闭状态的时长之比。

例如，100/0 的着陆占空比表示基准像素在 100% 的时间内处于打开状态（在 0% 的时间内处于关闭状态）；而 0/100 表示像素在 100% 的时间内处于关闭状态。同样，50/50 表示像素在 50% 的时间内处于打开状态（在 50% 的时间内处于关闭状态）。

请注意，在评估着陆占空比时，从一种状态（打开或关闭）切换到另一种状态（关闭或打开）所花费的时间被认为可以忽略不计，因此被忽略。

由于微镜只能以一种状态或另一种状态（打开或关闭）着陆，因此两个数字（百分比）的总和始终为 100。

### 6.9.2 DMD 的着陆占空比和使用寿命

了解（终端产品或应用的）长期平均着陆占空比很重要，因为使所有（或部分）DMD 微镜阵列（也称为有源阵列）长时间处于非对称着陆占空比会缩短 DMD 的使用寿命。

请注意，相关的是着陆占空比的对称性/不对称性。着陆占空比的对称性取决于两个数字（百分比）的接近程度。例如，50/50 的着陆占空比是完全对称的，而 100/0 或 0/100 的着陆占空比是完全不对称的。

### 6.9.3 着陆占空比和运行 DMD 温度

DMD 工作时的温度和着陆占空比会相互作用，从而影响 DMD 的使用寿命，我们可以利用这种相互作用来减少非对称着陆占空比对 DMD 使用寿命的影响。这在 *建议运行条件* 中显示的降额曲线中进行了量化。该曲线的重要性在于：

- 该曲线上的所有点均表示相同的使用寿命。
- 该曲线上方的所有点均表示较短的使用寿命（离曲线越远，使用寿命越短）。
- 该曲线下方的所有点均表示较长的使用寿命（离曲线越远，使用寿命越长）。

该曲线指定了 DMD 在给定的长期平均着陆占空比下应该运行的最高 DMD 工作温度。

### 6.9.4 估算产品或应用的长期平均着陆占空比

在给定的时间段内，给定像素的着陆占空比取决于该像素显示的图像内容。

例如，在最简单的情况下，当在给定时间段内在给定像素上显示纯白色时，该像素将在该时间段内在 100/0 着陆占空比下运行。同样，当显示纯黑色时，像素在 0/100 着陆占空比下运行。

在两个极端之间（暂时忽略可能对传入图像应用的颜色和任何图像处理），着陆占空比与灰度值一一对应，如表 6-1 中所示。

**表 6-1. 灰度值和着陆占空比**

| 灰度值 | 着陆占空比 |
|-----|-------|
| 0%  | 0/100 |
| 10% | 10/90 |
| 20% | 20/80 |
| 30% | 30/70 |
| 40% | 40/60 |
| 50% | 50/50 |
| 60% | 60/40 |
| 70% | 70/30 |
| 80% | 80/20 |
| 90% | 90/10 |

表 6-1. 灰度值和着陆占空比 (续)

| 灰度值  | 着陆占空比 |
|------|-------|
| 100% | 100/0 |

要考虑色彩再现 (但仍忽略图像处理), 需要了解给定像素的每种构成原色 (红色、绿色和/或蓝色) 的颜色强度 (0% 至 100%) 以及每种原色的颜色周期时间, 其中“颜色周期时间”是必须显示某种给定原色以实现所需白点的帧时间的总百分比。

使用 [方程式 13](#) 计算给定时间段内给定像素的着陆占空比。

$$\text{Landed Duty Cycle} = (\text{Red\_Cycle\_}\% \times \text{Red\_Scale\_Value}) + (\text{Green\_Cycle\_}\% \times \text{Green\_Scale\_Value}) + (\text{Blue\_Cycle\_}\% \times \text{Blue\_Scale\_Value}) \quad (13)$$

其中

- Red\_Cycle\_% 表示显示红色以达到所需白点的帧时间百分比
- Green\_Cycle\_% 表示显示绿色以达到所需白点的帧时间百分比
- Blue\_Cycle\_% 表示显示蓝色以达到所需白点的帧时间百分比

例如, 假设红色、绿色和蓝色周期时间分别为 30%、50% 和 20% (以实现所需的白点), 那么各种红色、绿色和蓝色强度组合的着陆占空比如表 6-2 和表 6-3 所示。

表 6-2. 全色的着陆占空比示例, 颜色百分比

| 周期百分比 |     |     |
|-------|-----|-----|
| 绿色    | 蓝光  | 红色  |
| 50%   | 20% | 30% |

表 6-3. 全色的着陆占空比示例

| 标度值  |      |      | 着陆占空比 |
|------|------|------|-------|
| 绿色   | 蓝光   | 红色   |       |
| 0%   | 0%   | 0%   | 0/100 |
| 100% | 0%   | 0%   | 50/50 |
| 0%   | 100% | 0%   | 20/80 |
| 0%   | 0%   | 100% | 30/70 |
| 12%  | 0%   | 0%   | 6/94  |
| 0%   | 35%  | 0%   | 7/93  |
| 0%   | 0%   | 60%  | 18/82 |
| 100% | 100% | 0%   | 70/30 |
| 0%   | 100% | 100% | 50/50 |
| 100% | 0%   | 100% | 80/20 |
| 12%  | 35%  | 0%   | 13/87 |
| 0%   | 35%  | 60%  | 25/75 |
| 12%  | 0%   | 60%  | 24/76 |
| 100% | 100% | 100% | 100/0 |

在估算着陆占空比时要考虑的最后一个因素是应用的图像处理。在控制器内, 伽马函数会影响着陆占空比。

伽马函数是  $\text{Output\_Level} = A \times \text{Input\_Level}^{\text{Gamma}}$  形式的幂函数, 其中 A 是一个比例因子, 通常设置为 1。

在控制器中, 伽马以逐像素的方式应用于传入的图像数据。典型的伽马因子为 2.2, 可转换输入的数据, 如图 6-4 所示。

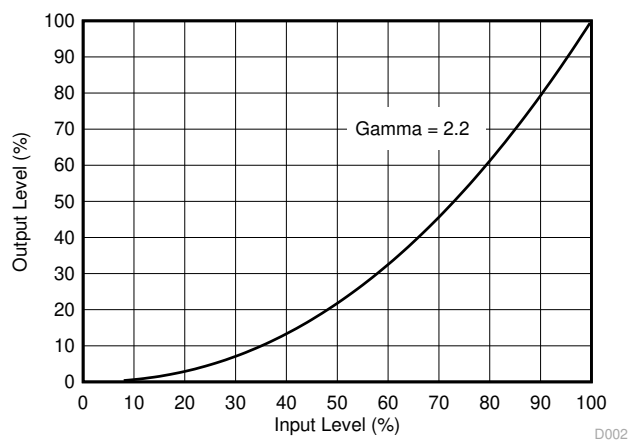


图 6-4. 伽马 = 2.2 的示例

如图 6-4 所示，如果给定输入像素的灰度值为 40%（应用伽马之前），则应用伽马之后灰度值将为 13%。因此，可以看出，伽马会直接影响像素的显示灰度水平，所以也会直接影响像素的着陆占空比。

还必须考虑在控制器之前进行的图像处理。

## 7 应用和实施

### 备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

### 7.1 应用信息

DMD 是空间光调制器，可将来自光源的入射光反射到两个方向之一，主要方向是进入投影光学元件或收集光学元件。每个应用主要源自系统的光学架构和进入 DLPC8445V 控制器的数据格式。底部照明式 DMD 中的高倾斜度像素可提高亮度性能，并为厚度受限的应用实现更小的系统尺寸。使用 DLP391TP 的典型应用包括移动智能电视和数字标牌。

DMD 上电和断电时序由 DLPA3085/DLPA3082 严格控制。请参阅有关上电和断电规格，请参阅 [电源相关建议](#)。为了可靠运行，DLP391TP DMD 必须始终与 DLPC8445V 控制器和 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 配合使用。

### 7.2 典型应用

DLP391TP DMD 与 DLPC8445V 数字控制器和电源管理器件相结合，可为明亮、多彩的显示应用提供全面 4K 超高分辨率。请参阅图 7-1，其中显示了所需的系统元件以及 DLP 0.39" 4K 超高清芯片组的 LED 配置。组件包括 DLP391TP DMD、DLPC8445V 显示控制器和 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 以及 LED 驱动器。

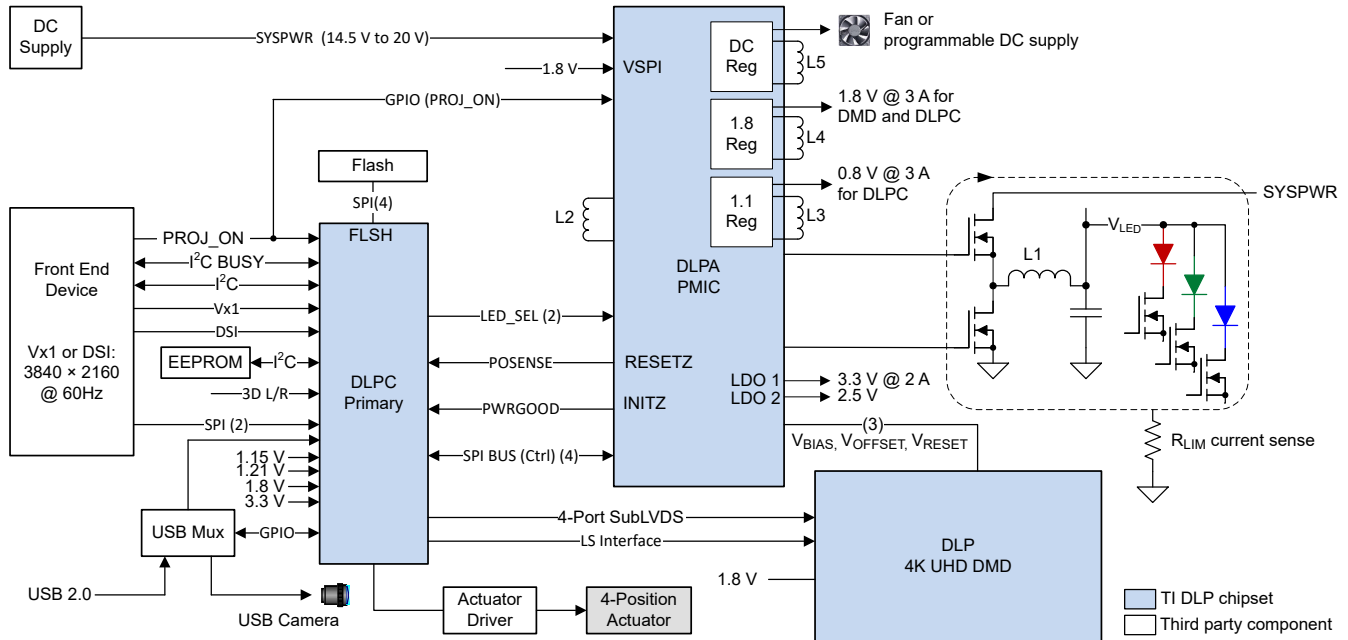


图 7-1. 典型 4K 超高清 LED 应用图

#### 7.2.1 设计要求

显示系统的其他核心元件包括光源、照明和投影光学元件的光学引擎、其他电气元件和机械部件以及软件。使用的照明类型和所需的亮度会对整个系统设计和尺寸产生重大影响。

显示系统使用 DLP391TP 作为核心成像器件，并包含一个 0.39" 微镜阵列。DLPC8445V 控制器是 DMD 与系统其余部分之间的数字接口，从前端接收器获取数字输入，并通过高速接口驱动 DMD。DLPA3085/DLPA3082 PMIC 用作 DMD、控制器和 LED 照明功能的稳压器。

### 7.2.2 详细设计过程

对于完整的 DLP 系统，需要包含 DLP391TP DMD、相关光源、光学元件和必要机械部件的光学模块或光引擎。为确保可靠运行，请将 DMD 与 DLPC8445V 显示控制器和 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 驱动器配合使用。

### 7.2.3 应用曲线

使用 LED 照明时的典型 LED 电流与亮度关系如图 7-2 所示。

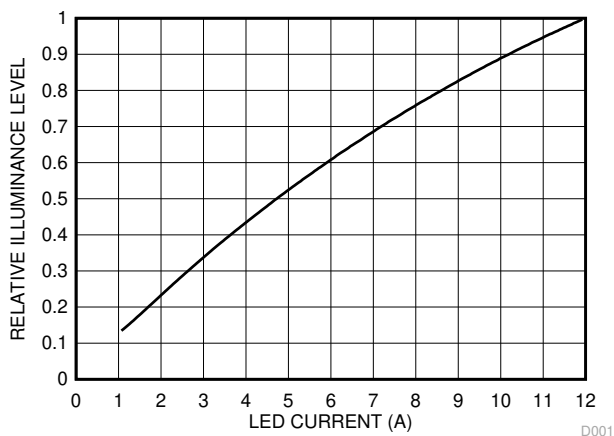


图 7-2. 亮度与电流之间的关系

## 7.3 温度传感器二极管

软件应用程序具有用于配置 [TMP411](#) 以读取 DLP391TP DMD 温度传感器二极管数据的功能。可以使用这些数据在整体系统设计中整合额外的功能，例如调节照明、风扇速度等。[TMP411](#) 与 DLPC8445V 控制器之间的所有通信均通过 I<sup>2</sup>C 接口进行。[TMP411](#) 通过 [节 4](#) 中列出的引脚连接至 DMD。

## 8 电源相关建议

运行 DMD 需要以下所有电源：

- $V_{SS}$
- $V_{BIAS}$
- $V_{DD}$
- $V_{DDA}$
- $V_{OFFSET}$
- $V_{RESET}$

DMD 上电和断电时序由 DLP 显示控制器严格控制。

### 小心

为了确保 DMD 可靠运行，必须遵循以下电源时序要求。如果不遵循规定的上电和断电要求，则可能会影响器件的可靠性。请参阅图 8-1 中的 DMD 电源时序要求。

在上电和断电操作期间， $V_{BIAS}$ 、 $V_{DD}$ 、 $V_{DDA}$ 、 $V_{OFFSET}$  和  $V_{RESET}$  电源必须进行协调。如果未满足以下任何要求，则会导致 DMD 的可靠性和寿命显著降低。另外还必须连接公共接地  $V_{SS}$ 。

**表 8-1. DMD 电源时序要求**

| 符号                 | 参数     | 说明                                                               | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| $t_{DELAY1}^{(1)}$ | 上电延迟要求 | 自 $V_{OFFSET}$ 稳定至建议工作电压到 $V_{BIAS}$ 和 $V_{RESET}$ 上电。           | 2   |     |     | ms |
| $t_{DELAY2}^{(1)}$ | 断电延迟要求 | $V_{OFFSET}$ 、 $V_{BIAS}$ 和 $V_{RESET}$ 上电后 $V_{DD}$ 必须保持高电平的延迟。 | 50  |     |     | us |
| $V_{OFFSET}$       | 电源电压电平 | 在上电序列延迟开始时                                                       |     |     | 6   | V  |
| $V_{BIAS}$         | 电源电压电平 | 在上电序列延迟结束时                                                       |     |     | 6   | V  |

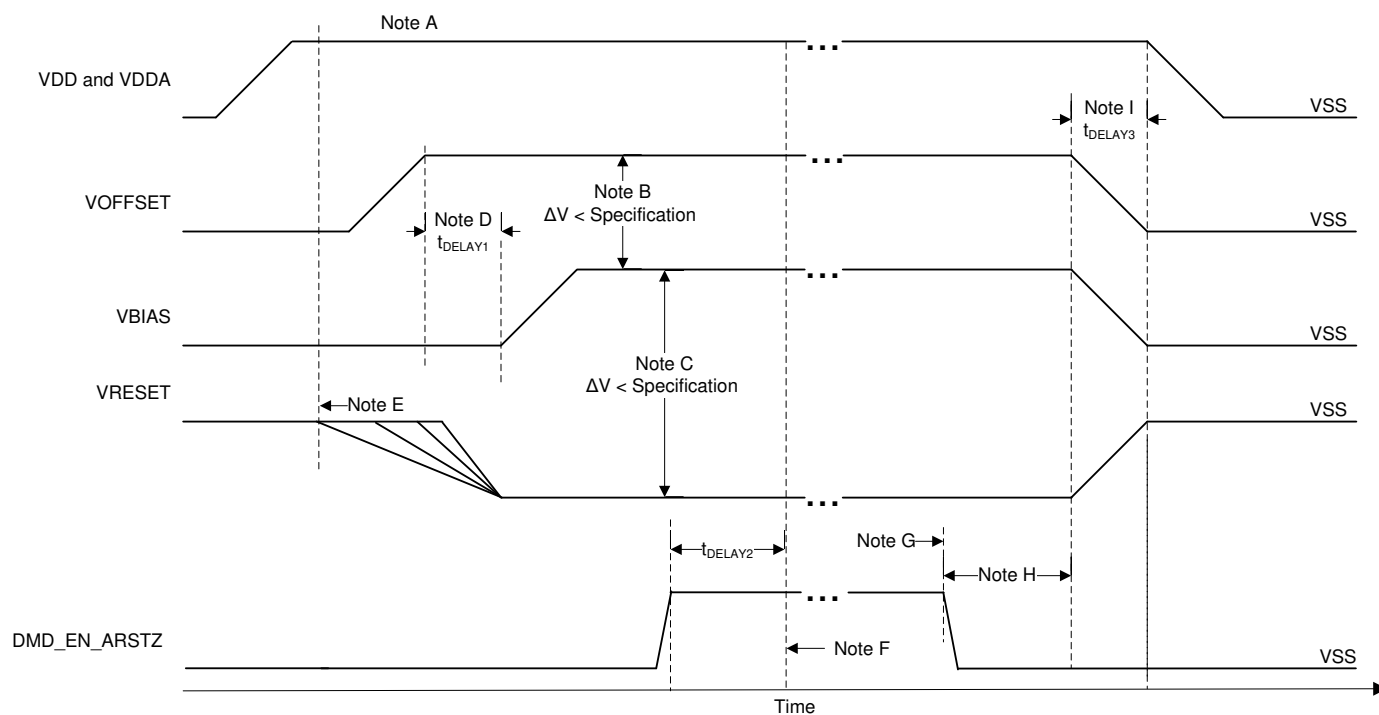
(1) 请参阅图 8-1。

### 8.1 DMD 电源上电过程

- 在上电期间， $V_{DD}$  和  $V_{DDA}$  必须始终在 DMD 上施加  $V_{OFFSET}$  (加上 Delay1)、 $V_{BIAS}$  和  $V_{RESET}$  电压之前启动并稳定。
- 在上电期间，严格要求  $V_{BIAS}$  和  $V_{OFFSET}$  之间的电压差值必须处于节 5.4 中所示的指定限值范围内。
- 在上电期间，针对  $V_{RESET}$  相对于  $V_{BIAS}$  的时序没有要求。
- 上电期间的电源压摆率是灵活的，前提是瞬态电压电平符合节 5.1、节 5.4 和图 8-1 中规定的要求。
- 上电期间，只有在  $V_{DD}$  稳定至建议运行条件中列出的工作电压后，LVCMOS 输入引脚才能被驱动为高电平。

### 8.2 DMD 电源断电过程

- 在断电期间，必须提供  $V_{DD}$  和  $V_{DDA}$ ，直到  $V_{BIAS}$ 、 $V_{RESET}$  和  $V_{OFFSET}$  放电至指定的接地限制范围内。
- 在断电期间，严格要求  $V_{BIAS}$  和  $V_{OFFSET}$  之间的电压差值必须处于节 5.4 中所示的指定限值范围内。
- 在断电期间，针对  $V_{RESET}$  相对于  $V_{BIAS}$  的时序没有要求。
- 断电期间的电源转换率是灵活的，前提是瞬变电压电平符合节 5.1、节 5.4 和图 8-1 中规定的要求。
- 在断电期间，LVCMOS 输入引脚电压必须小于节 5.4 中指定的值。



- 如需引脚功能表，请参阅节 4。
- 为了防止电流过大，电源电压差值  $|V_{OFFSET} - V_{BIAS}|$  必须小于节 5.4 中指定的限值。
- 为了防止电流过大，电源电压差值  $|V_{BIAS} - V_{RESET}|$  必须小于节 5.4 中指定的限值。
- 根据 Delay1 规范， $V_{BIAS}$  应该在  $V_{OFFSET}$  上电后上电。
- DLP 控制器软件启动全局  $V_{BIAS}$  命令。
- DMD 微镜停放序列完成后，DLP 控制器软件启动硬件断电，从而激活 DMD\_EN\_ARSTZ 并禁用  $V_{BIAS}$ 、 $V_{RESET}$  和  $V_{OFFSET}$ 。
- 在断电情况下，DLP 控制器硬件执行紧急 DMD 微镜停放程序，DMD\_EN\_ARSTZ 变为低电平。
- 根据 Delay2 规格， $V_{DD}$  必须保持高电平，直到  $V_{OFFSET}$ 、 $V_{BIAS}$  和  $V_{RESET}$  变为低电平。
- 为了防止电流过大，电源电压差值  $|V_{DDA} - V_{DD}|$  必须小于节 5.4 中指定的限值。

图 8-1. DMD 电源要求

## 9 布局

### 9.1 布局指南

DLP391TP DMD 使用中介层连接到 PCB 或柔性电路。对于长度匹配和阻抗的其他布局指南，请参阅 DLPC8445V 控制器数据表。有关详细的布局示例，请参阅布局设计文件。路由到 DLP391TP DMD 的一些布局指南包括：

- 匹配 DLPC8445V 控制器数据表中指定的 LS\_WDATA 和 LS\_CLK 信号的长度。
- 匹配 DLPC8445V 控制器数据表中指定的 HS\_bus 差分信号的长度。
- 尽可能减少过孔、层变更和用于 HS 总线信号的转数。
- 电源电容需求可能因设计而异。如需通用指南，请参阅布局设计文件。验证该设计上的所有电源是否都在 DMD 的建议工作范围内运行。

## 10 器件和文档支持

### 10.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

### 10.2 器件支持

#### 10.2.1 器件命名规则

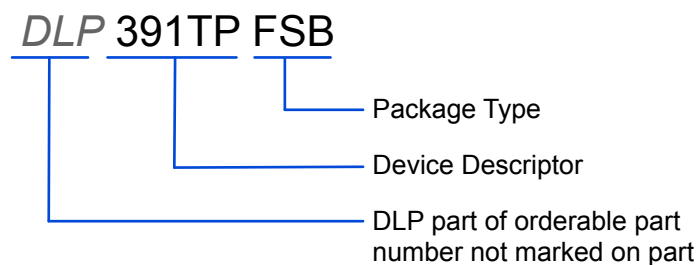


图 10-1. 器件型号说明

#### 10.2.2 器件标识

器件标识包括人类可读的信息和二维矩阵码。图 10-2 说明了可供人类读取的信息，其中包括 GHJJJK DLP391TPFSB 这一清晰可辨的字符串。GHJJJK 是批次追踪代码，DLP391TPFSB 则是器件标识。

示例：GHJJJK DLP391TPFSB

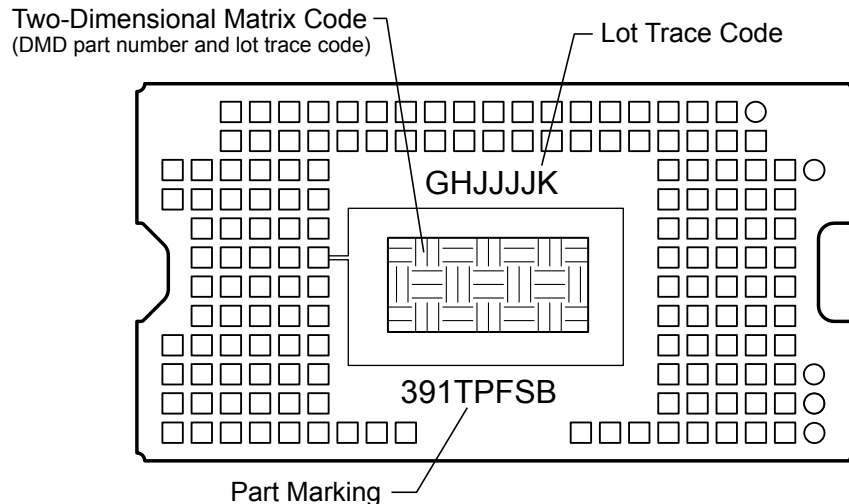


图 10-2. DMD 标识位置

## 10.3 文档支持

## 10.4 支持资源

**TI E2E™ 中文支持论坛**是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

## 10.5 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

DLP® is a registered trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 10.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

## 10.7 术语表

**TI 术语表** 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

| 日期         | 修订版本 | 注释                                 |
|------------|------|------------------------------------|
| 2025 年 9 月 | A    | 将文档状态从 <i>预告信息</i> 更改为 <i>量产数据</i> |

## 12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins   | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| DLP391TPFSB           | Active        | Production           | CLGA (FSB)   154 | 96   JEDEC TRAY (5+1) | Yes         | NIAU                                 | N/A for Pkg Type                  | 0 to 70      |                     |

- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

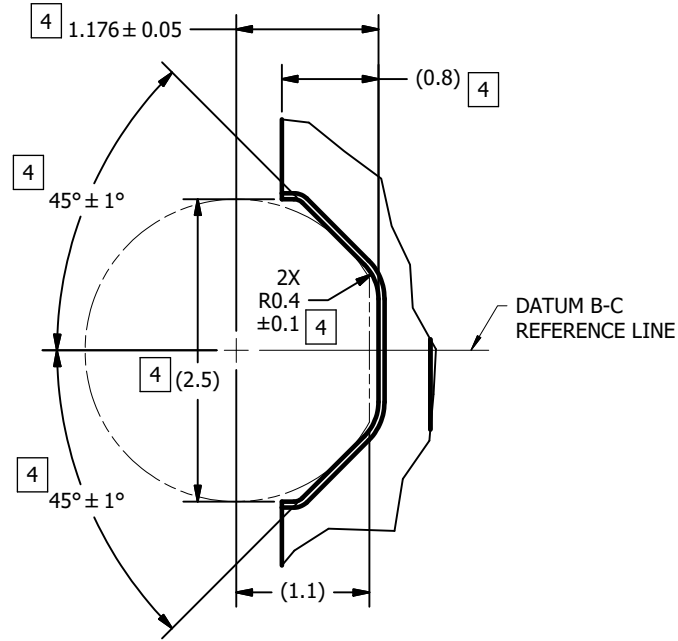
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

NOTES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

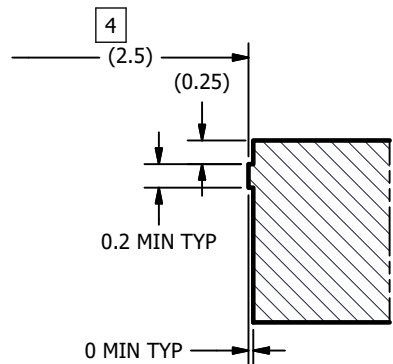
- 1 DIE PARALLELISM TOLERANCE APPLIES TO DMD ACTIVE ARRAY ONLY.
- 2 ROTATION ANGLE OF DMD ACTIVE ARRAY IS A REFINEMENT OF THE LOCATION TOLERANCE AND HAS A MAXIMUM ALLOWED VALUE OF 0.6 DEGREES.
- 3 BOUNDARY MIRRORS SURROUNDING THE DMD ACTIVE ARRAY.
- 4 NOTCH DIMENSIONS ARE DEFINED BY SECOND LAYER OF CERAMIC, AS SHOWN IN SECTION A-A.
- 5 ENCAPSULANT TO BE CONTAINED WITHIN DIMENSIONS SHOWN IN VIEW D (SHEET 3). NO ENCAPSULANT IS ALLOWED ON TOP OF THE WINDOW.
- 6 ENCAPSULANT NOT TO EXCEED THE HEIGHT OF THE WINDOW.
- 7 SEE DETAIL B FOR "V-NOTCH" DIMENSIONS.
- 8 WHILE ONLY THE THREE DATUM A TARGET AREAS A1, A2, AND A3 ARE USED FOR MEASUREMENT, ALL 4 CORNERS SHOULD BE CONTACTED, INCLUDING E1, TO SUPPORT MECHANICAL LOADS.
- 9 SHORTING TEST PADS AND SYMBOLIZATION PAD TO EACH OTHER AND/OR TO VSS IS ACCEPTABLE.

© COPYRIGHT 2024 TEXAS INSTRUMENTS  
UN-PUBLISHED. ALL RIGHTS RESERVED.

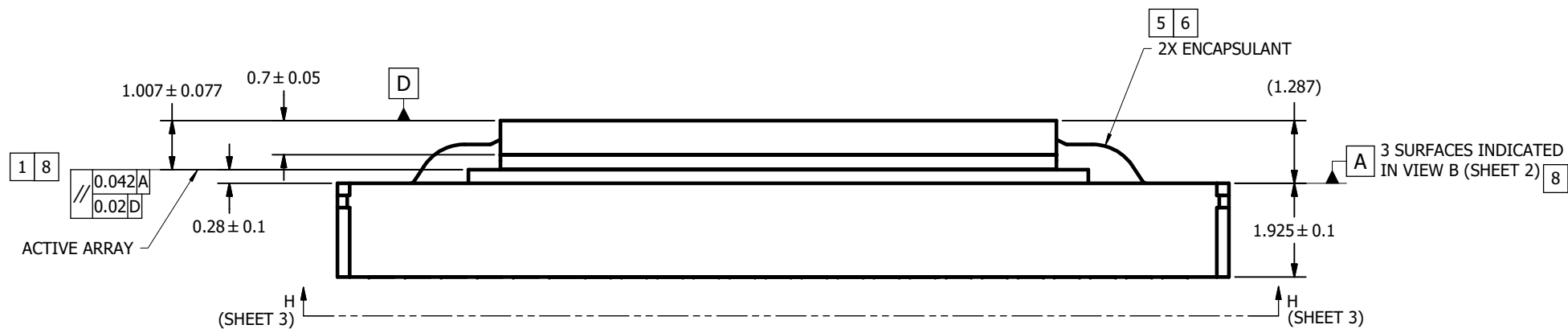
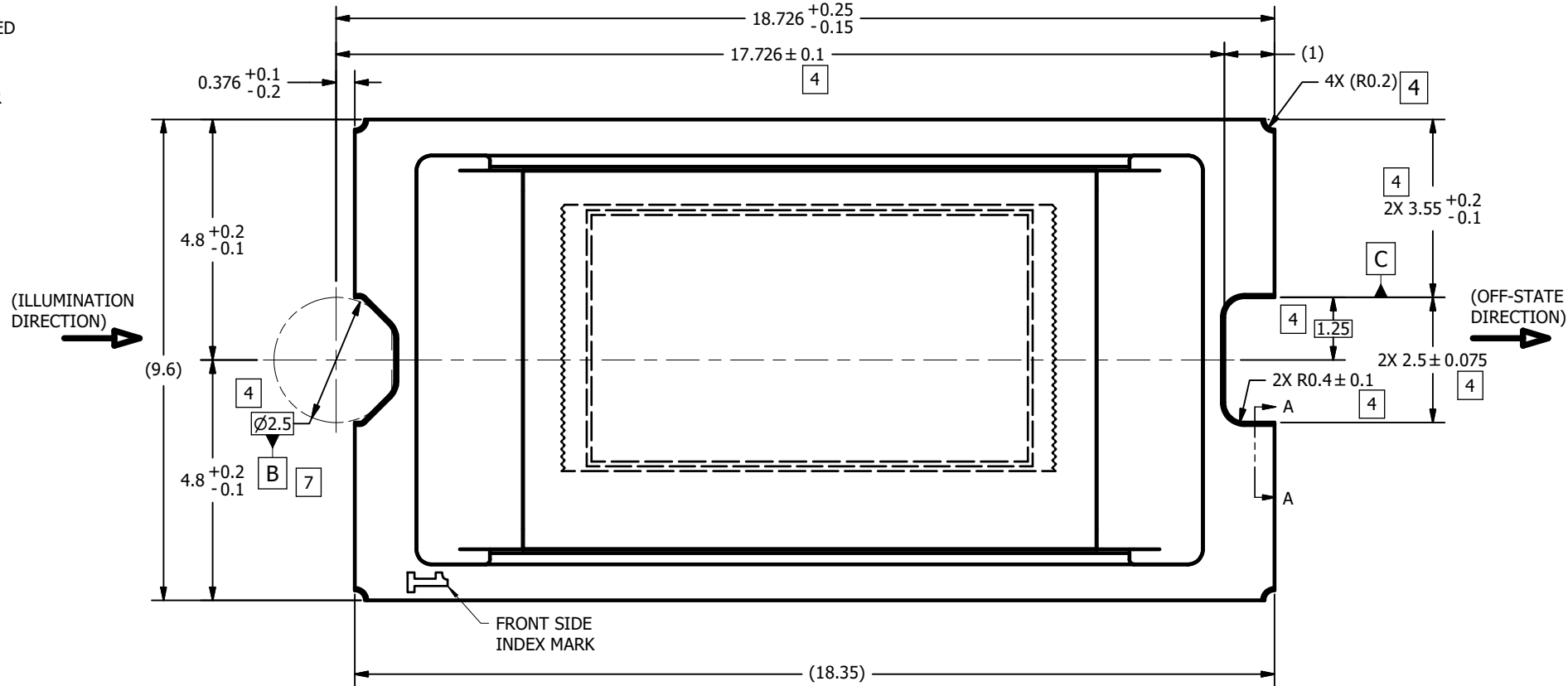
| REV |                              | DESCRIPTION | DATE      | BY  |
|-----|------------------------------|-------------|-----------|-----|
| A   | ECO 2209009: INITIAL RELEASE |             | 6/19/2024 | BMH |



DETAIL B  
V-NOTCH  
SCALE 32 : 1



SECTION A-A  
NOTCH OFFSETS  
SCALE 25 : 1  
(ROTATED 90°)

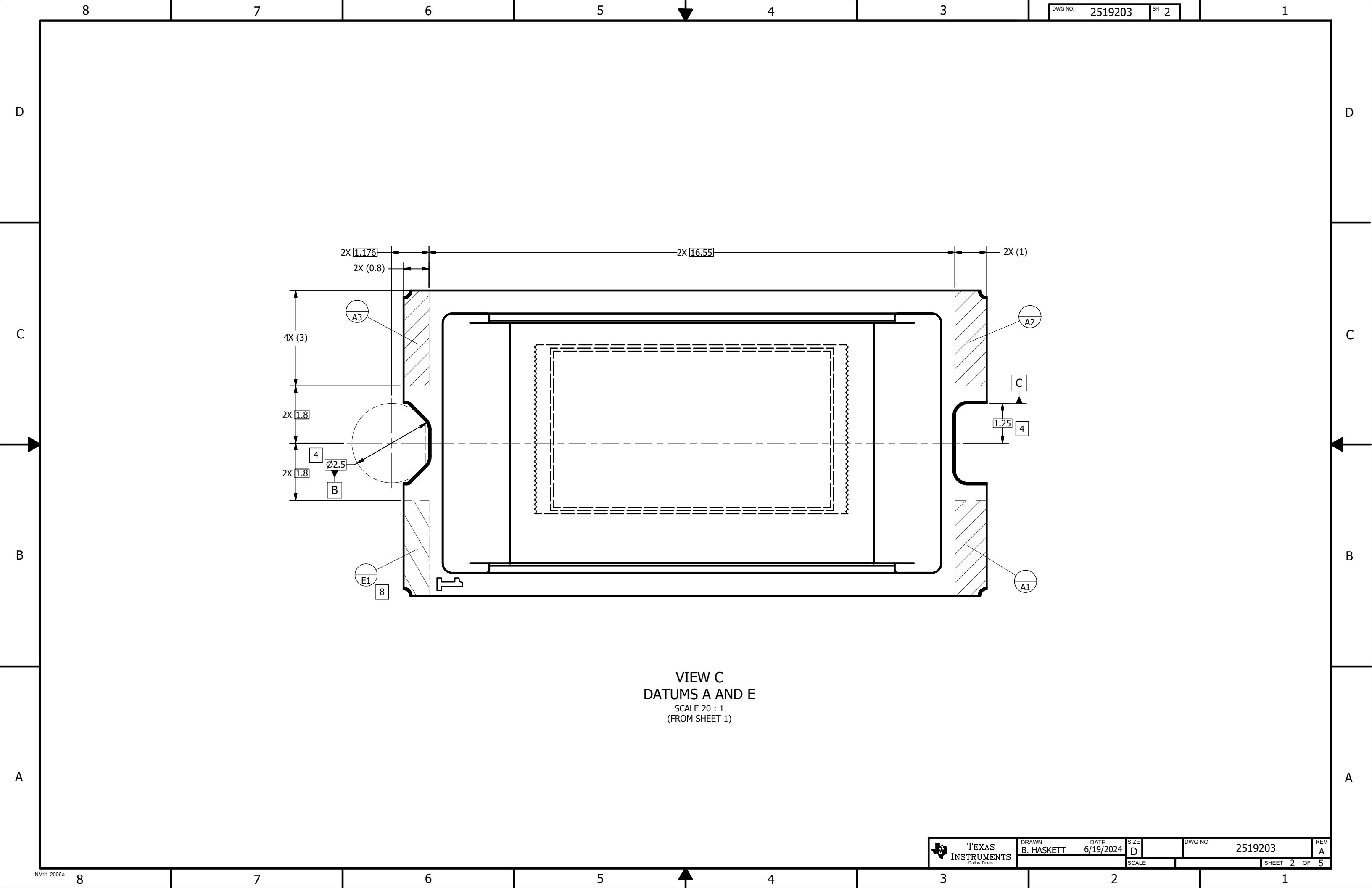


|                           |         |
|---------------------------|---------|
| THIRD ANGLE<br>PROJECTION |         |
| 0314DA                    |         |
| NEXT ASSY                 | USED ON |
| APPLICATION               |         |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
● DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS  
● TOLERANCES:  
ANGLES ± 1°  
2 PLACE DECIMALS ± 0.25  
1 PLACE DECIMALS ± 0.50  
● ~~DIMENSIONAL LIMITS APPLY BEFORE PROCESSING~~  
● INTERPRET DIMENSIONS IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M-1994  
● ~~REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES~~  
● PARENTHETICAL INFORMATION FOR REFERENCE ONLY

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| DRAWN<br>B. HASKETT    | DATE<br>6/19/2024 |
| ENGINEER<br>B. HASKETT | 6/19/2024         |
| QA/CE<br>P. KONRAD     | 6/20/2024         |
| CM<br>J. MCKINLEY      | 6/24/2024         |
| APPROVED<br>M. GARCIA  | 6/26/2024         |

|                                    |                   |                                                                      |              |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| TEXAS INSTRUMENTS<br>Dallas, Texas |                   | TITLE<br>ICD, MECHANICAL, DMD,<br>.39 4K SERIES 323<br>(FSB PACKAGE) |              |
| SIZE<br>D                          | DWG NO<br>2519203 | REV<br>A                                                             | SHEET 1 OF 5 |



8

7

6

5

4

3

DWG NO. 2519203

SH 3

1

D

D

C

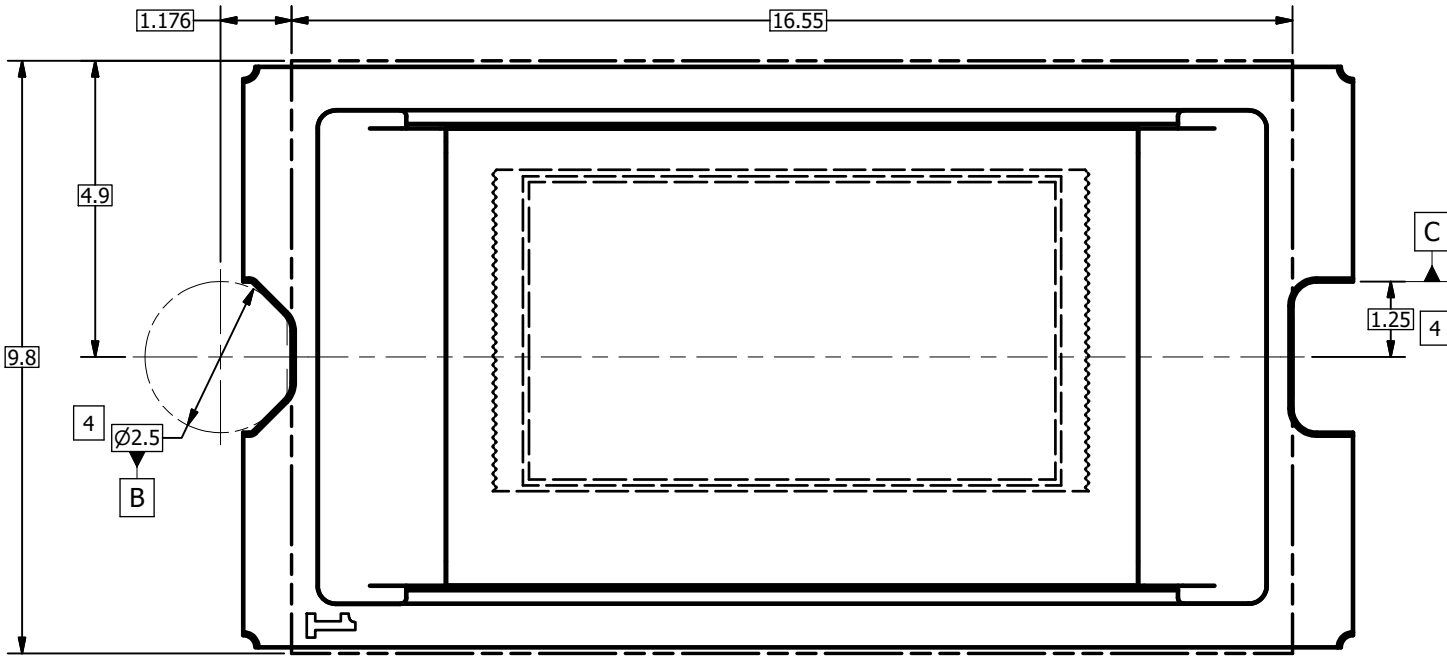
C

B

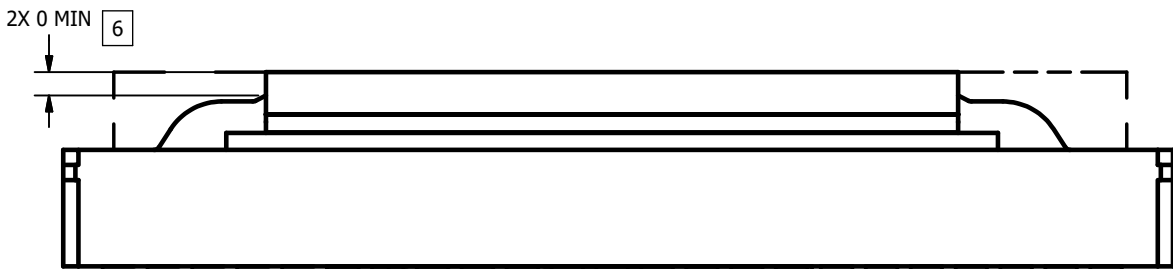
B

A

A



VIEW D  
ENCAPSULANT MAXIMUM X/Y DIMENSIONS  
(FROM SHEET 1)



VIEW E  
ENCAPSULANT MAXIMUM HEIGHT



DRAWN  
B. HASKETT

DATE  
6/19/2024

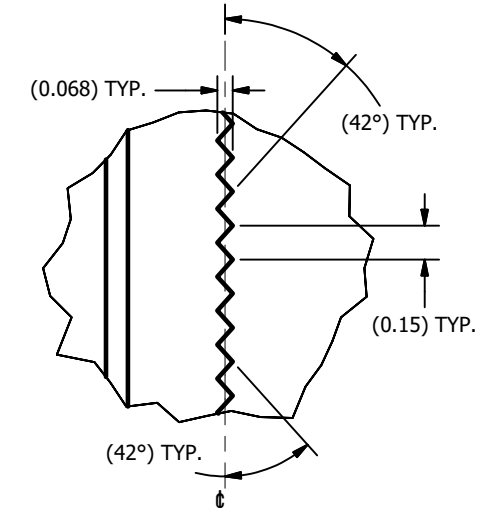
SIZE  
D

DWG NO.  
2519203

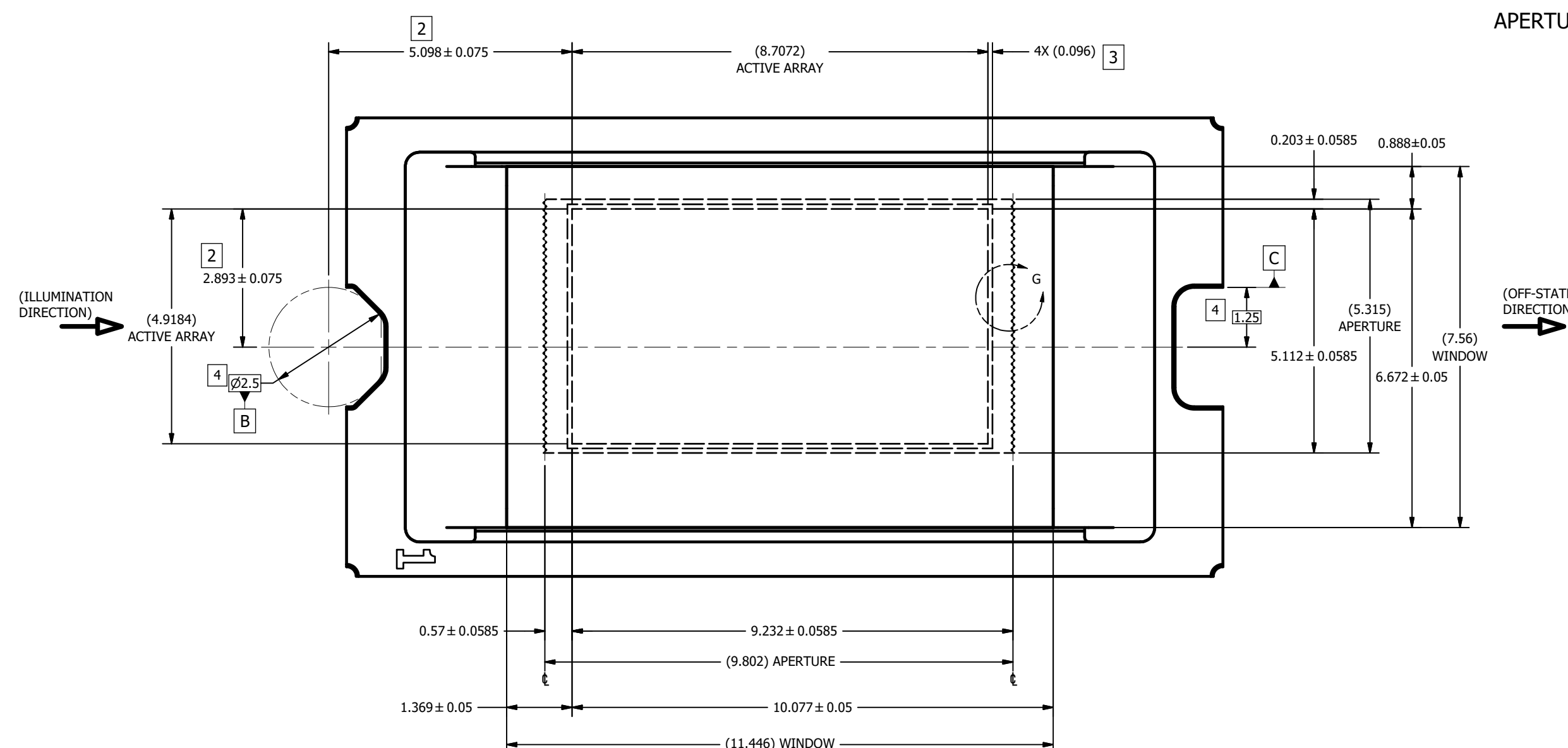
REV  
A

SCALE

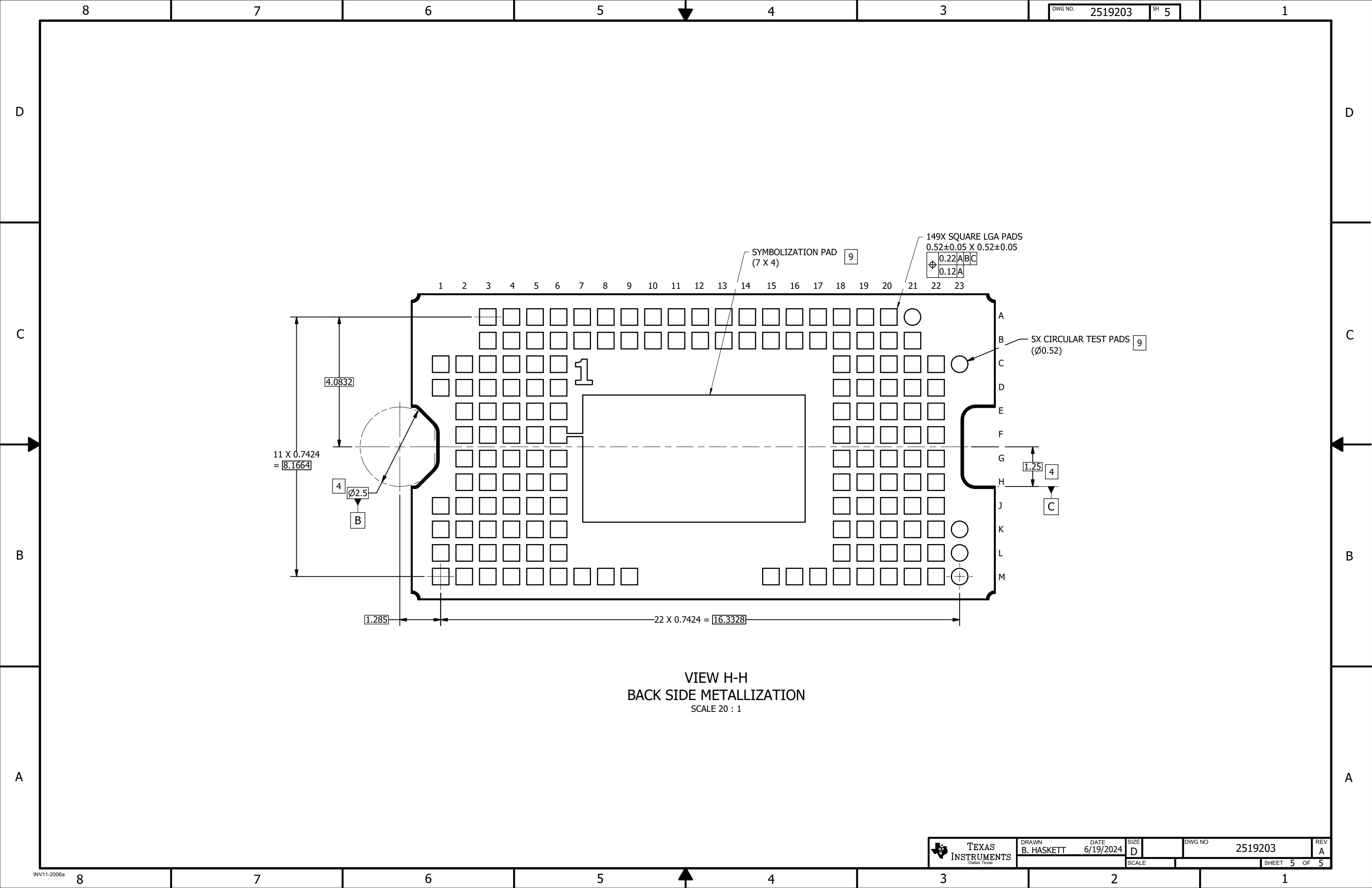
SHEET 3 OF 5



DETAIL G  
APERTURE LEFT AND RIGHT EDGES  
(GLASS OMITTED FOR CLARITY)  
SCALE 60 : 1



VIEW F  
WINDOW AND ACTIVE ARRAY  
SCALE 20 : 1  
(FROM SHEET 1)



## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月